

超低消費電流 遅延回路内蔵 (遅延時間外部設定)  
超高精度電圧検出器[www.sii-ic.com](http://www.sii-ic.com)

© SII Semiconductor Corporation, 2009-2012

Rev.5.1\_01

S-1009シリーズは、CMOS技術を使用して開発した、超高精度電圧検出ICです。検出電圧は内部で固定され、精度は $\pm 0.5\%$ です。消費電流は270 nA typ.と超低消費電流で動作します。

また、コンデンサを外付けすることで解除信号を遅延させることができます。遅延時間の精度は $\pm 15\%$ です。出力形態はNchオープンドレイン出力とCMOS出力が揃っています。

従来のCMOSボルテージディテクタに比べ、超高精度、超低消費電流であり、小型パッケージにも対応しているため、携帯機器に最適です。

## ■ 特長

- ・ 検出電圧 : 0.8 V ~ 4.6 V (0.1 Vステップ)
- ・ 検出電圧精度 :  $\pm 0.5\%$  (2.4 V  $-V_{DET}$  4.6 V)  
:  $\pm 12$  mV (0.8 V  $-V_{DET} < 2.4$  V)
- ・ 消費電流 : 270 nA typ. (1.2 V  $-V_{DET} < 2.3$  V)
- ・ 動作電圧範囲 : 0.6 V ~ 10.0 V (CMOS出力品)
- ・ ヒステリシス幅 : 5%  $\pm 1\%$
- ・ 遅延時間精度 :  $\pm 15\%$  ( $C_D = 4.7$  nF)
- ・ 出力形態 : Nchオープンドレイン出力 (アクティブ "L")  
: CMOS出力 (アクティブ "L")
- ・ 動作温度範囲 :  $T_a = -40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$
- ・ 鉛フリー (Sn 100%)、ハロゲンフリー

## ■ 用途

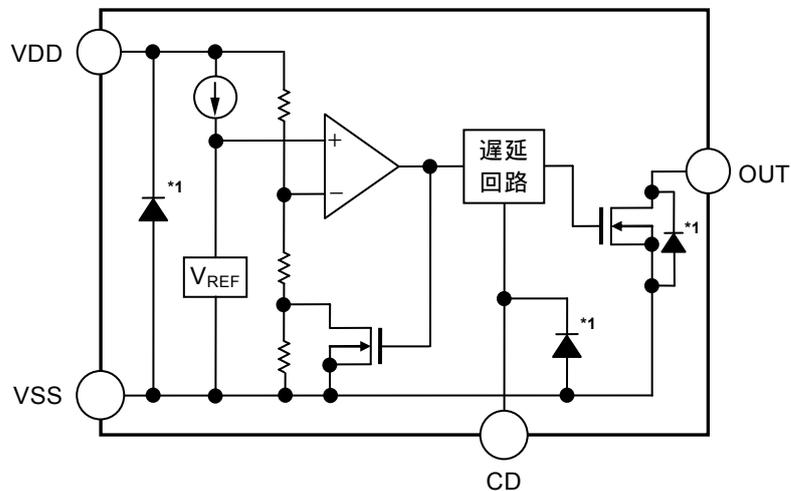
- ・ マイコン用電源の監視およびCPUのリセット
- ・ テレビ、DVDレコーダ、白物家電等の定電圧電源の監視
- ・ ノートパソコン、デジタルスチルカメラ、携帯電話等の携帯機器用電源の監視

## ■ パッケージ

- ・ SOT-23-5
- ・ SC-82AB
- ・ SNT-4A

■ ブロック図

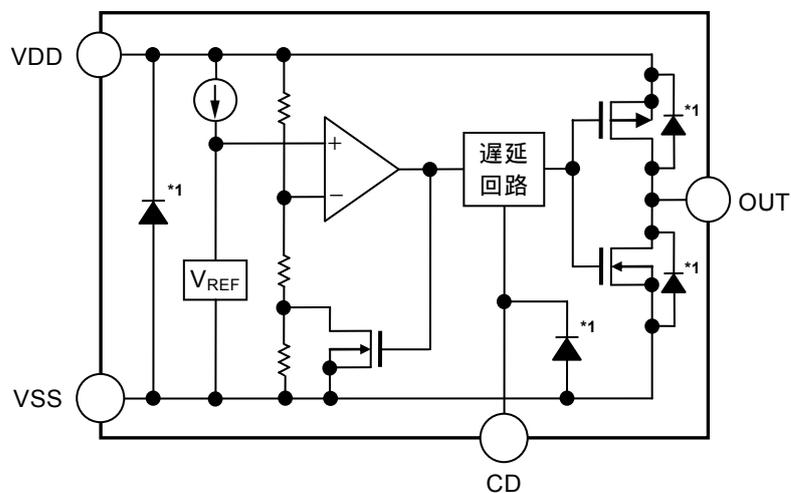
1. Nchオープンドレイン出力品



\*1. 寄生ダイオード

図1

2. CMOS出力品



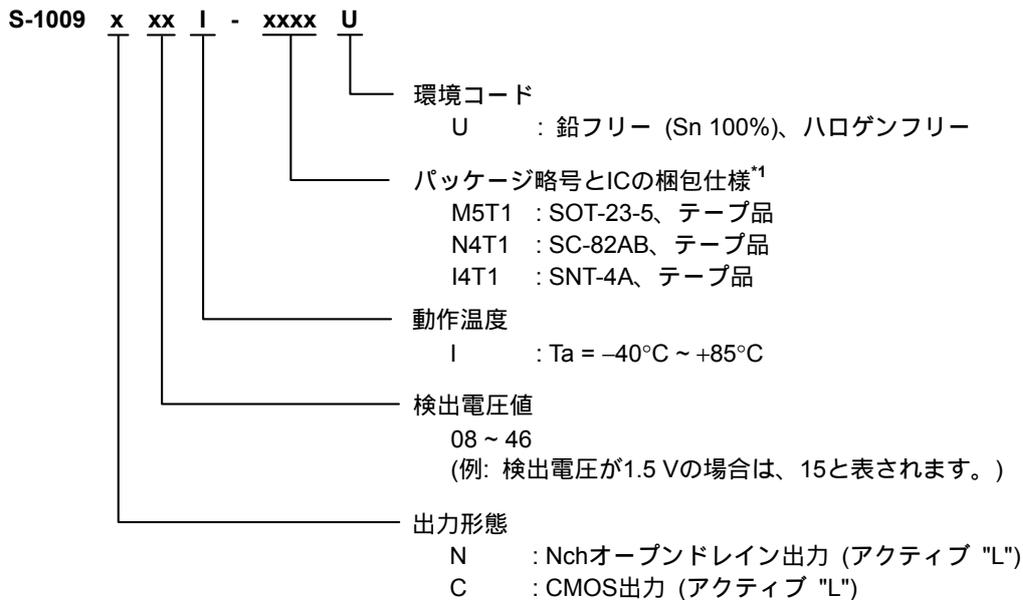
\*1. 寄生ダイオード

図2

## ■ 品目コードの構成

S-1009シリーズは、出力形態、検出電圧値、パッケージ種別を用途により選択指定することができます。製品名における文字列が示す内容は "1. 製品名" を、パッケージ図面は "2. パッケージ" を、詳しい製品名は "3. 製品名リスト" を参照してください。

### 1. 製品名



\*1. テープ図面を参照してください。

### 2. パッケージ

表1 パッケージ図面コード

パッケージ名	外形寸法図面	テープ図面	リール図面	ランド図面
SOT-23-5	MP005-A-P-SD	MP005-A-C-SD	MP005-A-R-SD	-
SC-82AB	NP004-A-P-SD	NP004-A-C-SD NP004-A-C-S1	NP004-A-R-SD	-
SNT-4A	PF004-A-P-SD	PF004-A-C-SD	PF004-A-R-SD	PF004-A-L-SD

### 3. 製品名リスト

#### 3.1 Nchオープンドレイン出力品

表2

検出電圧	SOT-23-5	SC-82AB	SNT-4A
0.8 V ± 12 mV	S-1009N08I-M5T1U	S-1009N08I-N4T1U	S-1009N08I-I4T1U
0.9 V ± 12 mV	S-1009N09I-M5T1U	S-1009N09I-N4T1U	S-1009N09I-I4T1U
1.0 V ± 12 mV	S-1009N10I-M5T1U	S-1009N10I-N4T1U	S-1009N10I-I4T1U
1.1 V ± 12 mV	S-1009N11I-M5T1U	S-1009N11I-N4T1U	S-1009N11I-I4T1U
1.2 V ± 12 mV	S-1009N12I-M5T1U	S-1009N12I-N4T1U	S-1009N12I-I4T1U
1.3 V ± 12 mV	S-1009N13I-M5T1U	S-1009N13I-N4T1U	S-1009N13I-I4T1U
1.4 V ± 12 mV	S-1009N14I-M5T1U	S-1009N14I-N4T1U	S-1009N14I-I4T1U
1.5 V ± 12 mV	S-1009N15I-M5T1U	S-1009N15I-N4T1U	S-1009N15I-I4T1U
1.6 V ± 12 mV	S-1009N16I-M5T1U	S-1009N16I-N4T1U	S-1009N16I-I4T1U
1.7 V ± 12 mV	S-1009N17I-M5T1U	S-1009N17I-N4T1U	S-1009N17I-I4T1U
1.8 V ± 12 mV	S-1009N18I-M5T1U	S-1009N18I-N4T1U	S-1009N18I-I4T1U
1.9 V ± 12 mV	S-1009N19I-M5T1U	S-1009N19I-N4T1U	S-1009N19I-I4T1U
2.0 V ± 12 mV	S-1009N20I-M5T1U	S-1009N20I-N4T1U	S-1009N20I-I4T1U
2.1 V ± 12 mV	S-1009N21I-M5T1U	S-1009N21I-N4T1U	S-1009N21I-I4T1U
2.2 V ± 12 mV	S-1009N22I-M5T1U	S-1009N22I-N4T1U	S-1009N22I-I4T1U
2.3 V ± 12 mV	S-1009N23I-M5T1U	S-1009N23I-N4T1U	S-1009N23I-I4T1U
2.4 V ± 0.5%	S-1009N24I-M5T1U	S-1009N24I-N4T1U	S-1009N24I-I4T1U
2.5 V ± 0.5%	S-1009N25I-M5T1U	S-1009N25I-N4T1U	S-1009N25I-I4T1U
2.6 V ± 0.5%	S-1009N26I-M5T1U	S-1009N26I-N4T1U	S-1009N26I-I4T1U
2.7 V ± 0.5%	S-1009N27I-M5T1U	S-1009N27I-N4T1U	S-1009N27I-I4T1U
2.8 V ± 0.5%	S-1009N28I-M5T1U	S-1009N28I-N4T1U	S-1009N28I-I4T1U
2.9 V ± 0.5%	S-1009N29I-M5T1U	S-1009N29I-N4T1U	S-1009N29I-I4T1U
3.0 V ± 0.5%	S-1009N30I-M5T1U	S-1009N30I-N4T1U	S-1009N30I-I4T1U
3.1 V ± 0.5%	S-1009N31I-M5T1U	S-1009N31I-N4T1U	S-1009N31I-I4T1U
3.2 V ± 0.5%	S-1009N32I-M5T1U	S-1009N32I-N4T1U	S-1009N32I-I4T1U
3.3 V ± 0.5%	S-1009N33I-M5T1U	S-1009N33I-N4T1U	S-1009N33I-I4T1U
3.4 V ± 0.5%	S-1009N34I-M5T1U	S-1009N34I-N4T1U	S-1009N34I-I4T1U
3.5 V ± 0.5%	S-1009N35I-M5T1U	S-1009N35I-N4T1U	S-1009N35I-I4T1U
3.6 V ± 0.5%	S-1009N36I-M5T1U	S-1009N36I-N4T1U	S-1009N36I-I4T1U
3.7 V ± 0.5%	S-1009N37I-M5T1U	S-1009N37I-N4T1U	S-1009N37I-I4T1U
3.8 V ± 0.5%	S-1009N38I-M5T1U	S-1009N38I-N4T1U	S-1009N38I-I4T1U
3.9 V ± 0.5%	S-1009N39I-M5T1U	S-1009N39I-N4T1U	S-1009N39I-I4T1U
4.0 V ± 0.5%	S-1009N40I-M5T1U	S-1009N40I-N4T1U	S-1009N40I-I4T1U
4.1 V ± 0.5%	S-1009N41I-M5T1U	S-1009N41I-N4T1U	S-1009N41I-I4T1U
4.2 V ± 0.5%	S-1009N42I-M5T1U	S-1009N42I-N4T1U	S-1009N42I-I4T1U
4.3 V ± 0.5%	S-1009N43I-M5T1U	S-1009N43I-N4T1U	S-1009N43I-I4T1U
4.4 V ± 0.5%	S-1009N44I-M5T1U	S-1009N44I-N4T1U	S-1009N44I-I4T1U
4.5 V ± 0.5%	S-1009N45I-M5T1U	S-1009N45I-N4T1U	S-1009N45I-I4T1U
4.6 V ± 0.5%	S-1009N46I-M5T1U	S-1009N46I-N4T1U	S-1009N46I-I4T1U

3.2 CMOS出力品

表3

検出電圧	SOT-23-5	SC-82AB	SNT-4A
0.8 V ± 12 mV	S-1009C08I-M5T1U	S-1009C08I-N4T1U	S-1009C08I-I4T1U
0.9 V ± 12 mV	S-1009C09I-M5T1U	S-1009C09I-N4T1U	S-1009C09I-I4T1U
1.0 V ± 12 mV	S-1009C10I-M5T1U	S-1009C10I-N4T1U	S-1009C10I-I4T1U
1.1 V ± 12 mV	S-1009C11I-M5T1U	S-1009C11I-N4T1U	S-1009C11I-I4T1U
1.2 V ± 12 mV	S-1009C12I-M5T1U	S-1009C12I-N4T1U	S-1009C12I-I4T1U
1.3 V ± 12 mV	S-1009C13I-M5T1U	S-1009C13I-N4T1U	S-1009C13I-I4T1U
1.4 V ± 12 mV	S-1009C14I-M5T1U	S-1009C14I-N4T1U	S-1009C14I-I4T1U
1.5 V ± 12 mV	S-1009C15I-M5T1U	S-1009C15I-N4T1U	S-1009C15I-I4T1U
1.6 V ± 12 mV	S-1009C16I-M5T1U	S-1009C16I-N4T1U	S-1009C16I-I4T1U
1.7 V ± 12 mV	S-1009C17I-M5T1U	S-1009C17I-N4T1U	S-1009C17I-I4T1U
1.8 V ± 12 mV	S-1009C18I-M5T1U	S-1009C18I-N4T1U	S-1009C18I-I4T1U
1.9 V ± 12 mV	S-1009C19I-M5T1U	S-1009C19I-N4T1U	S-1009C19I-I4T1U
2.0 V ± 12 mV	S-1009C20I-M5T1U	S-1009C20I-N4T1U	S-1009C20I-I4T1U
2.1 V ± 12 mV	S-1009C21I-M5T1U	S-1009C21I-N4T1U	S-1009C21I-I4T1U
2.2 V ± 12 mV	S-1009C22I-M5T1U	S-1009C22I-N4T1U	S-1009C22I-I4T1U
2.3 V ± 12 mV	S-1009C23I-M5T1U	S-1009C23I-N4T1U	S-1009C23I-I4T1U
2.4 V ± 0.5%	S-1009C24I-M5T1U	S-1009C24I-N4T1U	S-1009C24I-I4T1U
2.5 V ± 0.5%	S-1009C25I-M5T1U	S-1009C25I-N4T1U	S-1009C25I-I4T1U
2.6 V ± 0.5%	S-1009C26I-M5T1U	S-1009C26I-N4T1U	S-1009C26I-I4T1U
2.7 V ± 0.5%	S-1009C27I-M5T1U	S-1009C27I-N4T1U	S-1009C27I-I4T1U
2.8 V ± 0.5%	S-1009C28I-M5T1U	S-1009C28I-N4T1U	S-1009C28I-I4T1U
2.9 V ± 0.5%	S-1009C29I-M5T1U	S-1009C29I-N4T1U	S-1009C29I-I4T1U
3.0 V ± 0.5%	S-1009C30I-M5T1U	S-1009C30I-N4T1U	S-1009C30I-I4T1U
3.1 V ± 0.5%	S-1009C31I-M5T1U	S-1009C31I-N4T1U	S-1009C31I-I4T1U
3.2 V ± 0.5%	S-1009C32I-M5T1U	S-1009C32I-N4T1U	S-1009C32I-I4T1U
3.3 V ± 0.5%	S-1009C33I-M5T1U	S-1009C33I-N4T1U	S-1009C33I-I4T1U
3.4 V ± 0.5%	S-1009C34I-M5T1U	S-1009C34I-N4T1U	S-1009C34I-I4T1U
3.5 V ± 0.5%	S-1009C35I-M5T1U	S-1009C35I-N4T1U	S-1009C35I-I4T1U
3.6 V ± 0.5%	S-1009C36I-M5T1U	S-1009C36I-N4T1U	S-1009C36I-I4T1U
3.7 V ± 0.5%	S-1009C37I-M5T1U	S-1009C37I-N4T1U	S-1009C37I-I4T1U
3.8 V ± 0.5%	S-1009C38I-M5T1U	S-1009C38I-N4T1U	S-1009C38I-I4T1U
3.9 V ± 0.5%	S-1009C39I-M5T1U	S-1009C39I-N4T1U	S-1009C39I-I4T1U
4.0 V ± 0.5%	S-1009C40I-M5T1U	S-1009C40I-N4T1U	S-1009C40I-I4T1U
4.1 V ± 0.5%	S-1009C41I-M5T1U	S-1009C41I-N4T1U	S-1009C41I-I4T1U
4.2 V ± 0.5%	S-1009C42I-M5T1U	S-1009C42I-N4T1U	S-1009C42I-I4T1U
4.3 V ± 0.5%	S-1009C43I-M5T1U	S-1009C43I-N4T1U	S-1009C43I-I4T1U
4.4 V ± 0.5%	S-1009C44I-M5T1U	S-1009C44I-N4T1U	S-1009C44I-I4T1U
4.5 V ± 0.5%	S-1009C45I-M5T1U	S-1009C45I-N4T1U	S-1009C45I-I4T1U
4.6 V ± 0.5%	S-1009C46I-M5T1U	S-1009C46I-N4T1U	S-1009C46I-I4T1U

## ■ ピン配置図

### 1. SOT-23-5

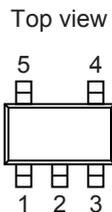


図3

表4

端子番号	端子記号	端子内容
1	OUT	電圧検出出力端子
2	VDD	電圧入力端子
3	VSS	GND端子
4	NC <sup>*1</sup>	無接続
5	CD	遅延用コンデンサ接続端子

\*1. NCは電氣的にオープンを示します。  
そのため、VDD端子またはVSS端子に接続しても問題ありません。

### 2. SC-82AB

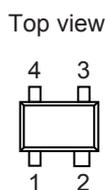


図4

表5

端子番号	端子記号	端子内容
1	VSS	GND端子
2	VDD	電圧入力端子
3	CD	遅延用コンデンサ接続端子
4	OUT	電圧検出出力端子

### 3. SNT-4A

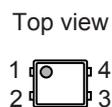


図5

表6

端子番号	端子記号	端子内容
1	VSS	GND端子
2	OUT	電圧検出出力端子
3	CD	遅延用コンデンサ接続端子
4	VDD	電圧入力端子

■ 絶対最大定格

表7

(特記なき場合: Ta = +25°C)

項目	記号	絶対最大定格	単位
電源電圧	$V_{DD} - V_{SS}$	12	V
CD端子入力電圧	$V_{CD}$	$V_{SS} - 0.3 \sim V_{DD} + 0.3$	V
出力電圧	Nchオープンドレイン出力品	$V_{SS} - 0.3 \sim 12.0$	V
	CMOS出力品	$V_{SS} - 0.3 \sim V_{DD} + 0.3$	V
出力電流	$I_{OUT}$	50	mA
許容損失	SOT-23-5	$600^{*1}$	mW
	SC-82AB	$350^{*1}$	mW
	SNT-4A	$300^{*1}$	mW
動作周囲温度	$T_{opr}$	-40 ~ +85	°C
保存温度	$T_{stg}$	-40 ~ +125	°C

\*1. 基板実装時

[実装基板]

- (1) 基板サイズ : 114.3 mm × 76.2 mm × t1.6 mm
- (2) 名称 : JEDEC STANDARD51-7

注意 絶対最大定格とは、どのような条件下でも越えてはならない定格値です。万一この定格値を越えると、製品の劣化などの物理的な損傷を与える可能性があります。

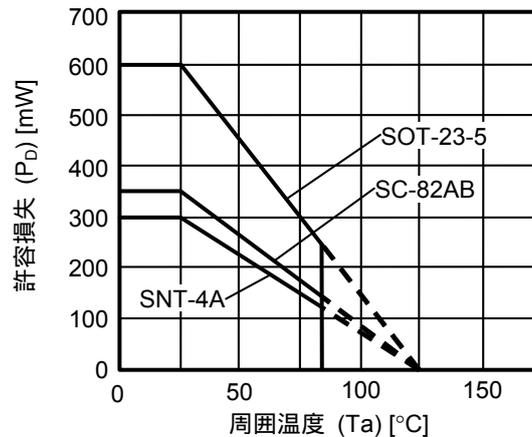


図6 パッケージ許容損失 (基板実装時)

■ 電気的特性

1. Nchオープンドレイン出力品

表8

(特記なき場合: Ta = +25°C)

項目	記号	条件	Min.	Typ.	Max.	単位	測定回路	
検出電圧*1	-V <sub>DET</sub>	0.8 V -V <sub>DET</sub> < 2.4 V	-V <sub>DET(S)</sub> - 0.012	-V <sub>DET(S)</sub>	-V <sub>DET(S)</sub> + 0.012	V	1	
		2.4 V -V <sub>DET</sub> 4.6 V	-V <sub>DET(S)</sub> × 0.995	-V <sub>DET(S)</sub>	-V <sub>DET(S)</sub> × 1.005	V	1	
ヒステリシス幅	V <sub>HYS</sub>	-	-V <sub>DET</sub> × 0.04	-V <sub>DET</sub> × 0.05	-V <sub>DET</sub> × 0.06	V	1	
消費電流	I <sub>SS</sub>	V <sub>DD</sub> = +V <sub>DET</sub> + 0.6 V	0.8 V -V <sub>DET</sub> < 1.2 V	-	0.30	0.90	μA	2
			1.2 V -V <sub>DET</sub> < 2.3 V	-	0.27	0.90	μA	2
			2.3 V -V <sub>DET</sub> < 3.6 V	-	0.42	0.90	μA	2
			3.6 V -V <sub>DET</sub> 4.6 V	-	0.39	0.90	μA	2
動作電圧	V <sub>DD</sub>	-	0.7	-	10.0	V	1	
出力電流	I <sub>OUT</sub>	出力トランジスタ Nch V <sub>DS</sub> *2 = 0.5 V	V <sub>DD</sub> = 0.7 V S-1009N08 ~ 14	0.14	0.40	-	mA	3
			V <sub>DD</sub> = 1.2 V S-1009N15 ~ 46	0.73	1.33	-	mA	3
			V <sub>DD</sub> = 2.4 V S-1009N27 ~ 46	1.47	2.39	-	mA	3
リーク電流	I <sub>LEAK</sub>	出力トランジスタ Nch V <sub>DD</sub> = 10.0 V, V <sub>OUT</sub> = 10.0 V	-	-	0.08	μA	3	
遅延時間	t <sub>D</sub>	C <sub>D</sub> = 4.7 nF	22.1	26.0	29.9	ms	4	
検出電圧温度係数*3	$\frac{\Delta - V_{DET}}{\Delta Ta \cdot -V_{DET}}$	Ta = -40°C ~ +85°C	0.8 V -V <sub>DET</sub> < 0.9 V	-	±180	±430	ppm/°C	1
			0.9 V -V <sub>DET</sub> < 1.2 V	-	±120	±370	ppm/°C	1
			1.2 V -V <sub>DET</sub> 4.6 V	-	±100	±350	ppm/°C	1

\*1. -V<sub>DET</sub>: 実際の検出電圧値、-V<sub>DET(S)</sub>: 設定検出電圧値 (表2の検出電圧範囲の中心値)

\*2. V<sub>DS</sub>: 出力トランジスタのドレイン-ソース間電圧

\*3. 検出電圧の温度変化 [mV/°C] は下式にて算出されます。

$$\frac{\Delta - V_{DET}}{\Delta Ta} [mV/°C]^*1 = -V_{DET(S)}(typ.)[V]^*2 \times \frac{\Delta - V_{DET}}{\Delta Ta \cdot -V_{DET}} [ppm/°C]^*3 \div 1000$$

\*1. 検出電圧の温度変化

\*2. 設定検出電圧値

\*3. 上記の検出電圧温度係数

## 2. CMOS出力品

表9

(特記なき場合：Ta = +25°C)

項目	記号	条件	Min.	Typ.	Max.	単位	測定回路	
検出電圧*1	-V <sub>DET</sub>	0.8 V -V <sub>DET</sub> < 2.4 V	-V <sub>DET(S)</sub> - 0.012	-V <sub>DET(S)</sub>	-V <sub>DET(S)</sub> + 0.012	V	1	
		2.4 V -V <sub>DET</sub> 4.6 V	-V <sub>DET(S)</sub> × 0.995	-V <sub>DET(S)</sub>	-V <sub>DET(S)</sub> × 1.005	V	1	
ヒステリシス幅	V <sub>HYS</sub>	-	-V <sub>DET</sub> × 0.04	-V <sub>DET</sub> × 0.05	-V <sub>DET</sub> × 0.06	V	1	
消費電流	I <sub>SS</sub>	V <sub>DD</sub> = +V <sub>DET</sub> + 0.6 V	0.8 V -V <sub>DET</sub> < 1.2 V	-	0.30	0.90	μA	2
			1.2 V -V <sub>DET</sub> < 2.3 V	-	0.27	0.90	μA	2
			2.3 V -V <sub>DET</sub> < 3.6 V	-	0.42	0.90	μA	2
			3.6 V -V <sub>DET</sub> 4.6 V	-	0.39	0.90	μA	2
動作電圧	V <sub>DD</sub>	-	0.6	-	10.0	V	1	
出力電流	I <sub>OUT</sub>	出力トランジスタ Nch V <sub>DS</sub> *2 = 0.5 V	V <sub>DD</sub> = 0.7 V S-1009C08 ~ 14	0.14	0.40	-	mA	3
			V <sub>DD</sub> = 1.2 V S-1009C15 ~ 46	0.73	1.33	-	mA	3
			V <sub>DD</sub> = 2.4 V S-1009C27 ~ 46	1.47	2.39	-	mA	3
		出力トランジスタ Pch V <sub>DS</sub> *2 = 0.5 V	V <sub>DD</sub> = 4.8 V S-1009C08 ~ 39	1.62	2.60	-	mA	5
			V <sub>DD</sub> = 6.0 V S-1009C40 ~ 46	1.78	2.86	-	mA	5
遅延時間	t <sub>D</sub>	C <sub>D</sub> = 4.7 nF	22.1	26.0	29.9	ms	4	
検出電圧温度係数*3	$\frac{\Delta - V_{DET}}{\Delta Ta \cdot -V_{DET}}$	Ta = -40°C ~ +85°C	0.8 V -V <sub>DET</sub> < 0.9 V	-	±180	±430	ppm/°C	1
			0.9 V -V <sub>DET</sub> < 1.2 V	-	±120	±370	ppm/°C	1
			1.2 V -V <sub>DET</sub> 4.6 V	-	±100	±350	ppm/°C	1

\*1. -V<sub>DET</sub>: 実際の検出電圧値、-V<sub>DET(S)</sub>: 設定検出電圧値 (表3の検出電圧範囲の中心値)

\*2. V<sub>DS</sub>: 出力トランジスタのドレイン-ソース間電圧

\*3. 検出電圧の温度変化 [mV/°C] は下式にて算出されます。

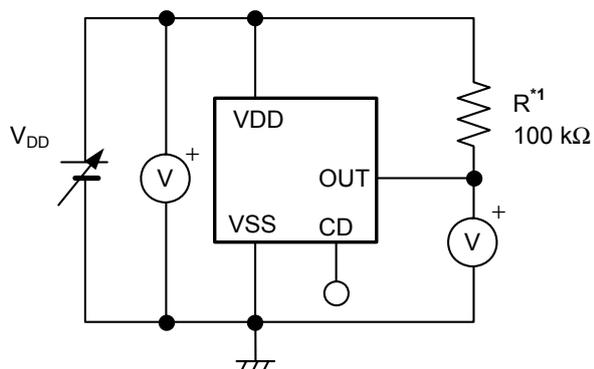
$$\frac{\Delta - V_{DET}}{\Delta Ta} [\text{mV}/^\circ\text{C}]^{*1} = -V_{DET(S)}(\text{typ.})[\text{V}]^{*2} \times \frac{\Delta - V_{DET}}{\Delta Ta \cdot -V_{DET}} [\text{ppm}/^\circ\text{C}]^{*3} \div 1000$$

\*1. 検出電圧の温度変化

\*2. 設定検出電圧値

\*3. 上記の検出電圧温度係数

■ 測定回路



\*1. CMOS出力品の場合、Rは不要です。

図7 測定回路1

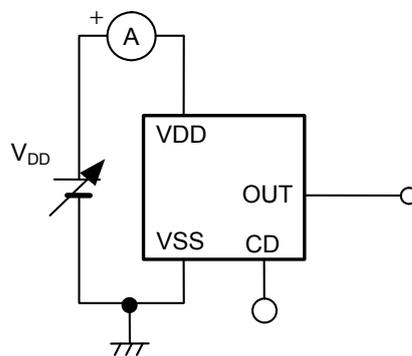


図8 測定回路2

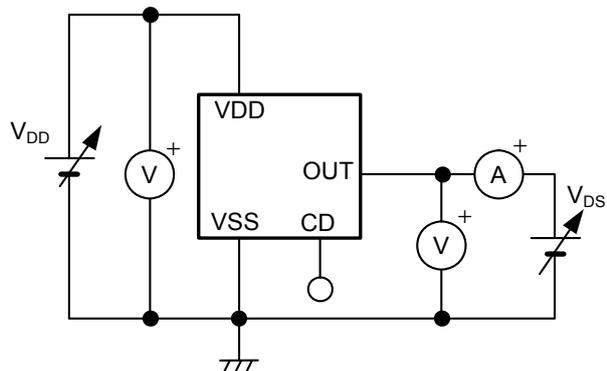
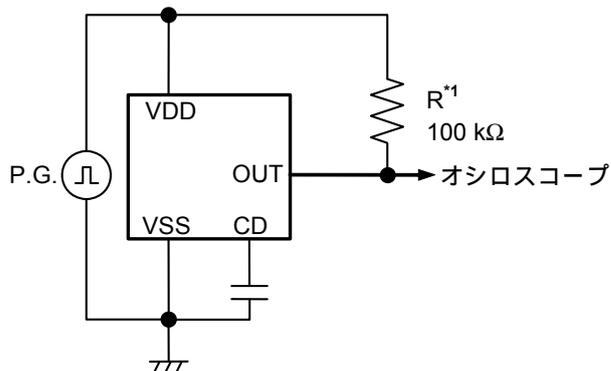


図9 測定回路3



\*1. CMOS出力品の場合、Rは不要です。

図10 測定回路4

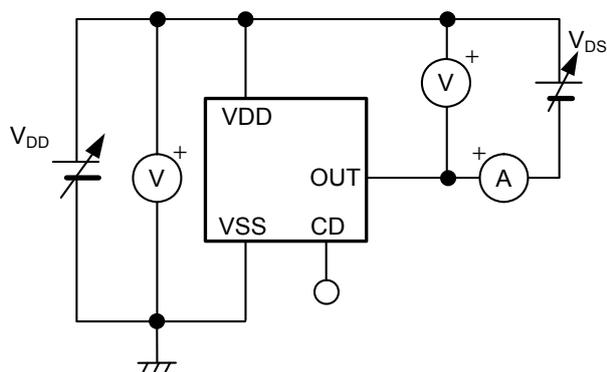


図11 測定回路5

■ タイミングチャート

1. Nchオープンドレイン出力品

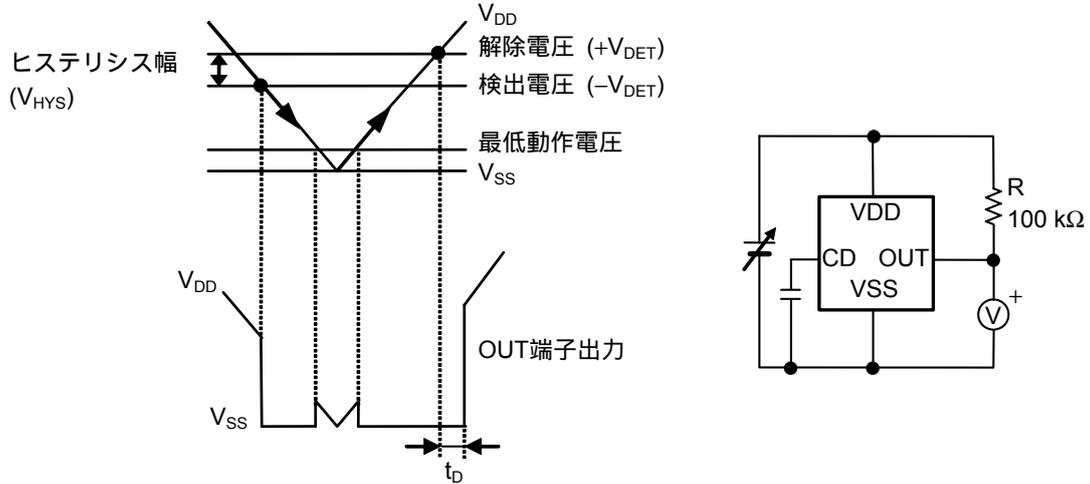
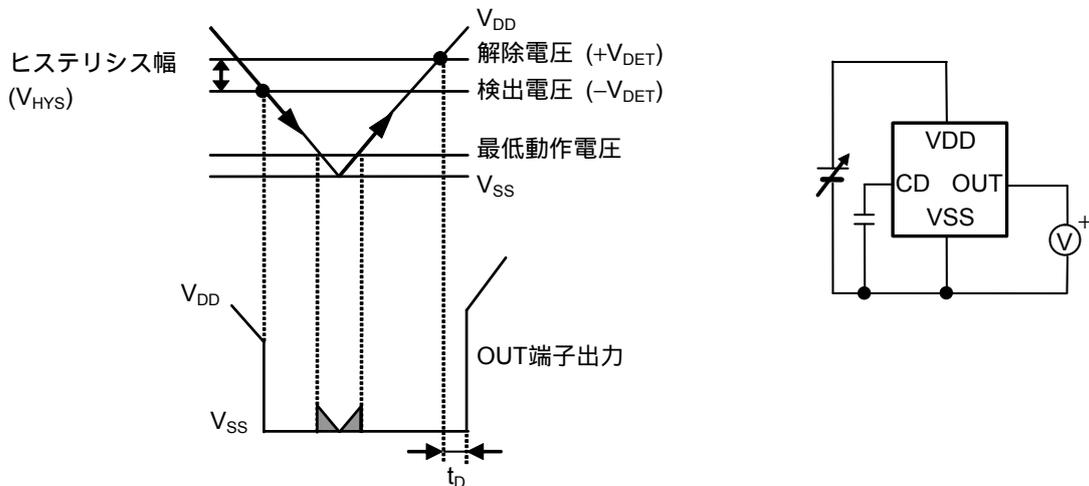


図12

2. CMOS出力品



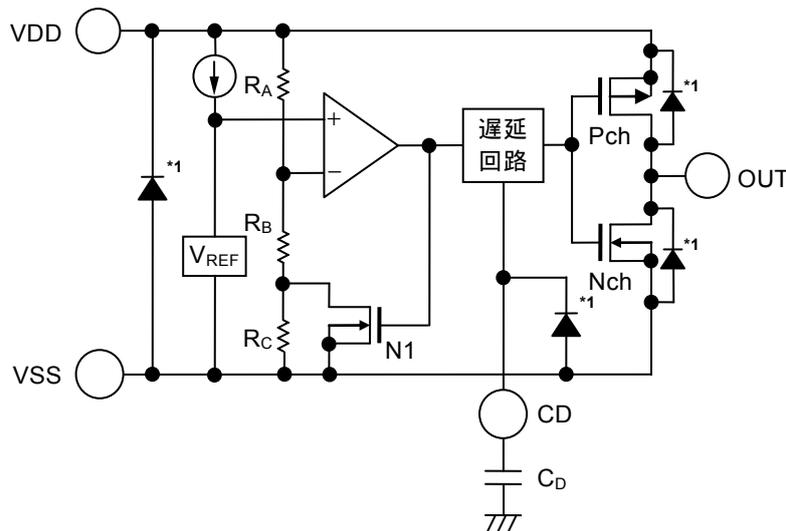
備考  $V_{DD}$ が最低動作電圧以下のとき、OUT出力端子出力電圧は、塗りつぶし内で不定となります。

図13

■ 動作説明

1. 基本動作 : CMOS出力 (アクティブ "L") 品

- (1) 電源電圧 ( $V_{DD}$ ) が解除電圧 ( $+V_{DET}$ ) 以上では、Nchトランジスタはオフ、Pchトランジスタはオンになり $V_{DD}$ が出力 ("H" が出力) されます。このとき図14のNchトランジスタN1はオフ状態で、コンパレータへの入力電圧は  $\frac{(R_B + R_C) \cdot V_{DD}}{R_A + R_B + R_C}$  になります。
- (2)  $V_{DD}$ が低下し $+V_{DET}$ 以下になっても、検出電圧 ( $-V_{DET}$ ) 以上であれば $V_{DD}$ が出力されます。 $V_{DD}$ が $-V_{DET}$  (図15のA点) 以下になると出力段のNchトランジスタはオン、Pchトランジスタはオフになり、 $V_{SS}$ が出力されます。このとき図14のNchトランジスタN1はオンになり、コンパレータへの入力電圧は  $\frac{R_B \cdot V_{DD}}{R_A + R_B}$  になります。
- (3)  $V_{DD}$ がより低下し、ICの最低動作電圧以下になると出力は不定になり、出力がプルアップされている場合、出力は $V_{DD}$ になります。
- (4)  $V_{DD}$ を最低動作電圧以上に上昇させると $V_{SS}$ が出力されます。また、 $V_{DD}$ が $-V_{DET}$ を越えても $+V_{DET}$ 未満の場合には出力は $V_{SS}$ になります。
- (5) さらに $V_{DD}$ を上昇させ $+V_{DET}$  (図15のB点) 以上になるとNchトランジスタはオフ、Pchトランジスタはオンになり $V_{DD}$ が出力されます。このとき、遅延時間 ( $t_D$ ) が経過した後、OUT端子から $V_{DD}$ が出力されます。



\*1. 寄生ダイオード

図14 動作説明図1

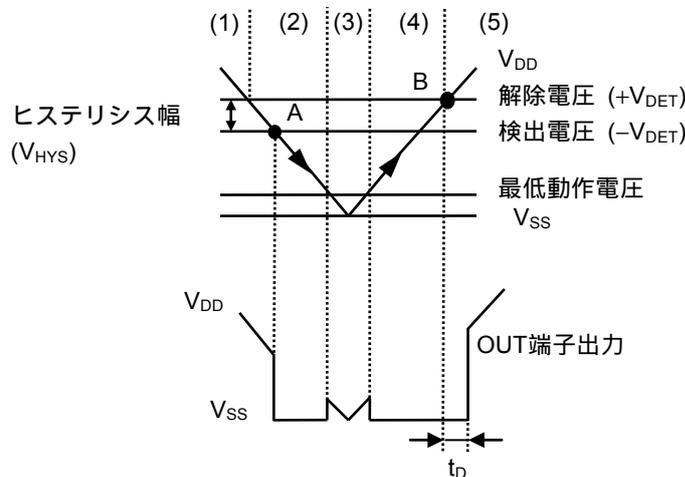


図15 動作説明図2

## 2. 遅延回路

遅延回路は電源電圧 ( $V_{DD}$ ) が立ち上がったときに、 $V_{DD}$ の電圧が解除電圧 ( $+V_{DET}$ ) になったときより遅らせて出力信号をOUT端子に出力させます。また、 $V_{DD}$ が検出電圧 ( $-V_{DET}$ ) 以下に下がったときは、出力信号は遅延しません ("図15 動作説明図2" 参照)。

遅延時間 ( $t_D$ ) は、内蔵定電流 (約100 nA) と遅延用コンデンサ ( $C_D$ ) の時定数、およびCD端子がオープンの際の遅延時間 ( $t_{D0}$ ) で決まり、次式で算出されます。 $C_D$ の値が十分大きい場合には、 $t_{D0}$ の値は無視できます。

$$t_D [\text{ms}] = \text{遅延係数} \times C_D [\text{nF}] + t_{D0} [\text{ms}]$$

表10 遅延係数

動作温度	遅延係数		
	Min.	Typ.	Max.
Ta = +85°C	2.82	4.20	5.72
Ta = +25°C	4.70	5.47	6.24
Ta = -40°C	5.64	8.40	12.01

表11 遅延時間

動作温度	遅延時間 ( $t_{D0}$ )		
	Min.	Typ.	Max.
Ta = -40°C ~ +85°C	0.01 ms	0.10 ms	0.24 ms

注意1. CD端子がオープンの際は、解除時に図16のようなダブルパルスが出る場合があります。ダブルパルスが問題となる場合には、CD端子に100 pF以上の容量を付けて使用してください。また、外部からCD端子に電圧を印加しないでください。

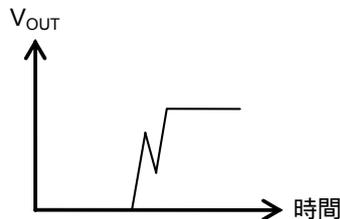


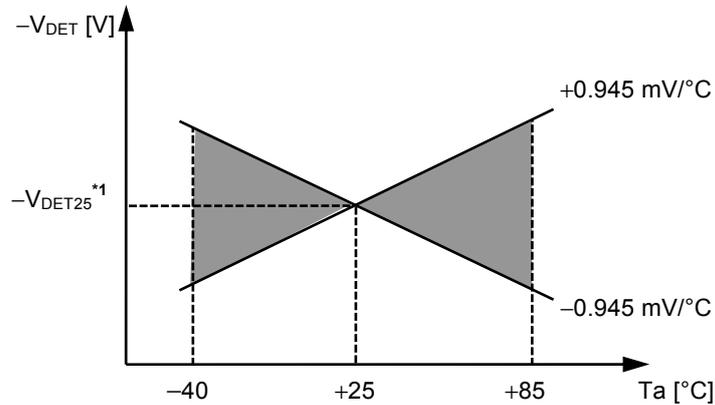
図16

2. CD端子のインピーダンスは高いので、この端子に外部より電流が流れ込んだり、また流れ出したりしないように実装基板をレイアウトしてください (正確な遅延時間が得られないことがあります)。
3.  $C_D$ はコンデンサ自身のリーク電流が内蔵定電流値に対して無視できるものを選べば容量値に制限はありません。リーク電流があると、遅延時間に誤差がでてきます。また、内蔵定電流以上のリーク電流があると解除しなくなります。

### 3. その他の特性

#### 3.1 検出電圧の温度特性

検出電圧の温度特性は、動作温度範囲内において図17に示す斜線部の範囲をとります。



\*1.  $-V_{DET25}$ は $T_a = +25^\circ\text{C}$ での検出電圧値

図17 検出電圧の温度特性 ( $-V_{DET} = 2.7\text{ V}$ の例)

#### 3.2 解除電圧の温度特性

解除電圧の温度変化  $\frac{\Delta + V_{DET}}{\Delta T_a}$  は、検出電圧の温度変化  $\frac{\Delta - V_{DET}}{\Delta T_a}$  を用いて次式で算出されます。

$$\frac{\Delta + V_{DET}}{\Delta T_a} = \frac{+V_{DET}}{-V_{DET}} \times \frac{\Delta - V_{DET}}{\Delta T_a}$$

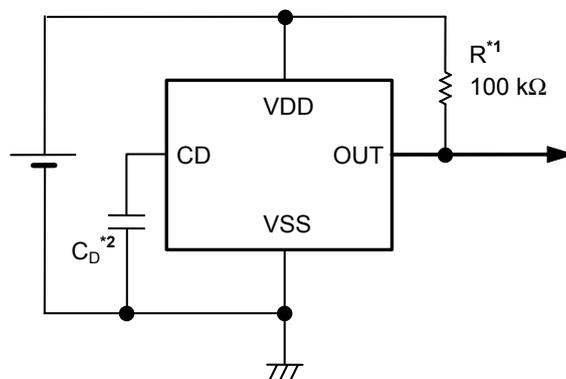
したがって、解除電圧の温度変化は、検出電圧の温度変化と同符号の特性となります。

#### 3.3 ヒステリシス電圧の温度特性

ヒステリシス電圧の温度変化は  $\frac{\Delta + V_{DET}}{\Delta T_a} - \frac{\Delta - V_{DET}}{\Delta T_a}$  となり、次式で算出されます。

$$\frac{\Delta + V_{DET}}{\Delta T_a} - \frac{\Delta - V_{DET}}{\Delta T_a} = \frac{V_{HYS}}{-V_{DET}} \times \frac{\Delta - V_{DET}}{\Delta T_a}$$

■ 標準回路



- \*1. CMOS出力品の場合、Rは不要です。
- \*2. 遅延用コンデンサ ( $C_D$ ) は、CD端子とICのVSS端子に直接接続してください。

図18

注意 上記接続図および定数は、動作を保証するものではありません。実際のアプリケーションで十分な評価の上、定数を設定してください。

## ■ 用語の説明

### 1. 検出電圧 ( $-V_{DET}$ )

検出電圧とは、**図21**の出力が "L" に切り換わる電圧です。この検出電圧は同じ製品であっても多少のバラツキがあり、そのバラツキによる検出電圧の最小値 ( $-V_{DET min.}$ ) から最大値 ( $-V_{DET max.}$ ) までを検出電圧範囲といいます (**図19**参照)。

例：S-1009C15の場合、検出電圧は1.488 V  $-V_{DET}$  1.512 Vの範囲内の一点です。  
つまり $-V_{DET} = 1.488$  Vの製品もあれば、 $-V_{DET} = 1.512$  Vの製品も存在します。

### 2. 解除電圧 ( $+V_{DET}$ )

解除電圧とは、**図21**の出力が "H" に切り換わる電圧です。この解除電圧は同じ製品であっても多少のバラツキがあり、そのバラツキによる解除電圧の最小値 ( $+V_{DET min.}$ ) から最大値 ( $+V_{DET max.}$ ) までを解除電圧範囲といいます (**図20**参照)。この値は製品の実際の検出電圧 ( $-V_{DET}$ ) からもとめられ、 $-V_{DET} \times 1.04$   $+V_{DET}$   $-V_{DET} \times 1.06$ の範囲内となります。

例：S-1009C15の場合、解除電圧は1.548 V  $+V_{DET}$  1.602 Vの範囲内の一点です。  
つまり $+V_{DET} = 1.548$  Vの製品もあれば、 $+V_{DET} = 1.602$  Vの製品も存在します。

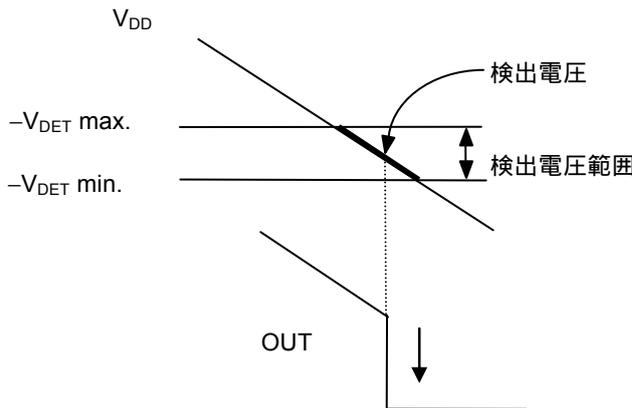


図19 検出電圧

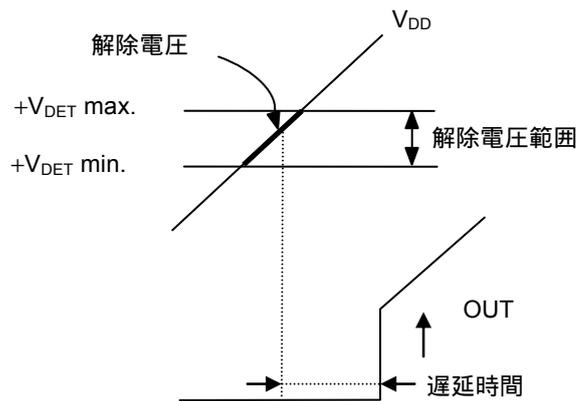
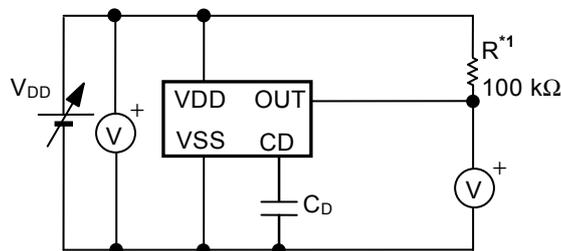


図20 解除電圧



\*1. CMOS出力品の場合、Rは不要です。

図21 検出電圧、解除電圧の測定回路

### 3. ヒステリシス幅 ( $V_{HYS}$ )

ヒステリシス幅とは、検出電圧と解除電圧との電圧差 ("図15 動作説明図2" におけるB点の電圧 - A点の電圧 =  $V_{HYS}$ ) を表しています。検出電圧と解除電圧との間にヒステリシス幅をもたせることにより、入力電圧にノイズ等が乗るときに生じる誤動作を防止できます。

### 4. 遅延時間 ( $t_D$ )

VDD端子への入力電圧が、解除電圧値 ( $+V_{DET}$ ) を越えてから実際にOUT端子の出力が反転するまでの時間を遅延時間と言い、この値は遅延用コンデンサ ( $C_D$ ) の容量値で変更可能です。

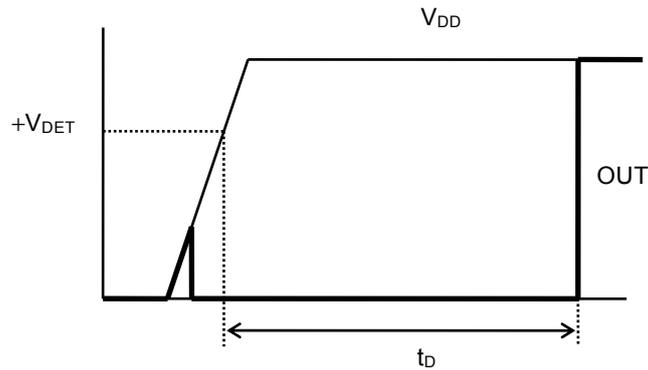


図22 遅延時間

### 4. 貫通電流

貫通電流とは、電圧検出器の検出および解除時に瞬間的に流れる電流です。この貫通電流は、出力形態がCMOS出力品で大きく、Nchオープンドレイン出力品でも若干流れます。

### 5. 発振

入力側に抵抗を接続するアプリケーション (図23) では、たとえばCMOS出力 (アクティブ "L") 品の場合、出力が "L" "H" に切り換わるとき (解除時) に流れる貫通電流により、[貫通電流] × [入力抵抗] の分だけ電圧降下が生じます。入力電圧が下がり検出電圧を下回ると、出力は "H" "L" に切り換わり、出力が "L" になると、貫通電流が流れていないため、電圧降下がなくなり、出力が "L" "H" に切り換わり、出力が "H" になると再び貫通電流が流れ、電圧降下が生じます。これを繰り返したのが発振です。

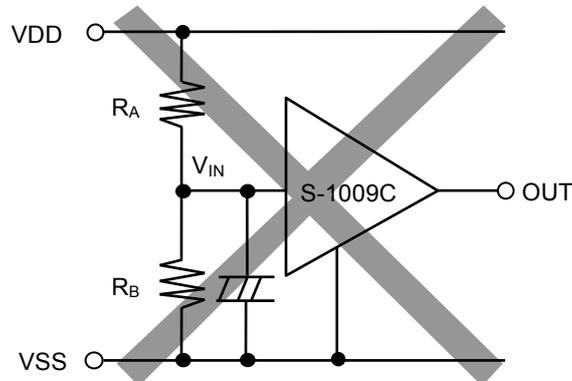


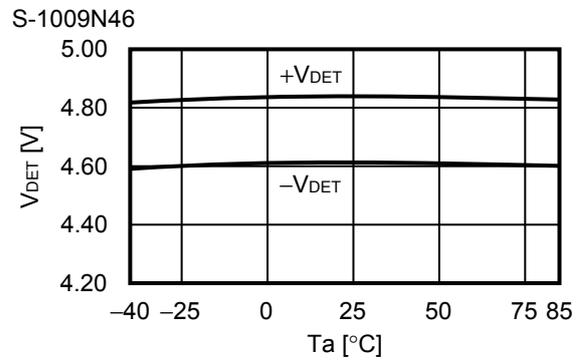
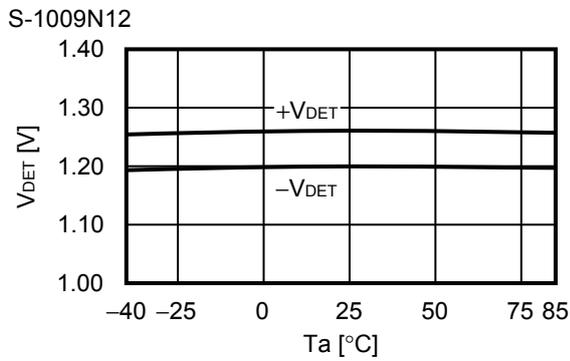
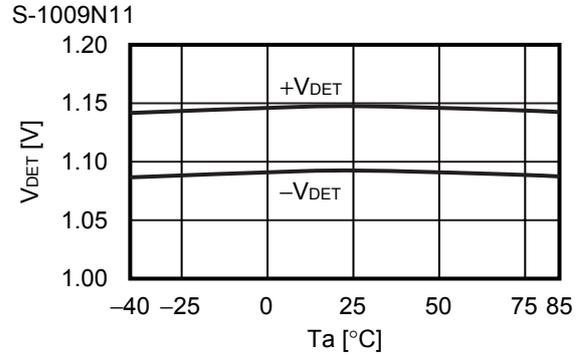
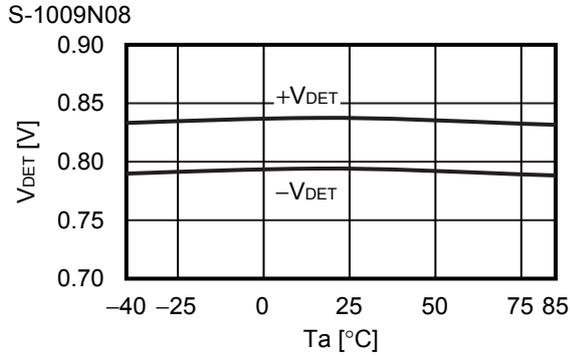
図23 検出電圧変更回路不良事例

## ■ 注意事項

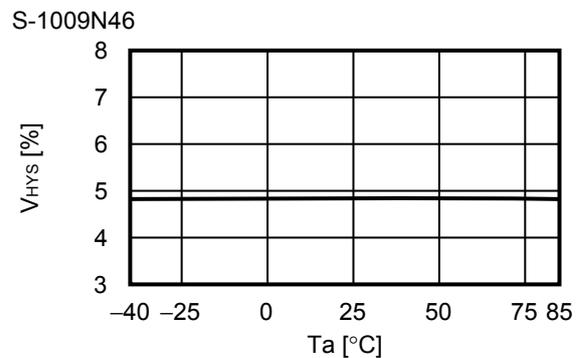
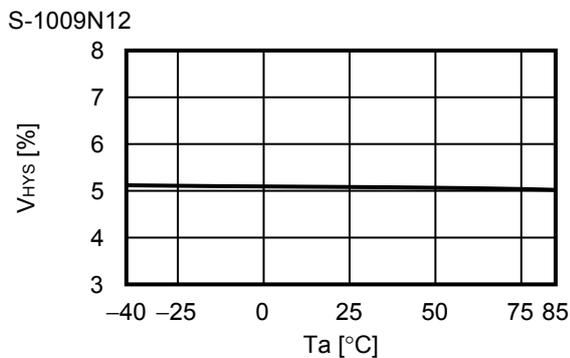
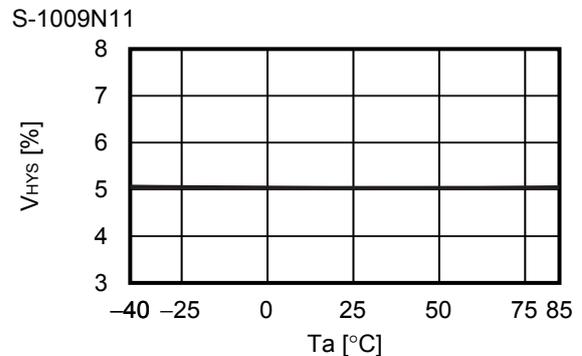
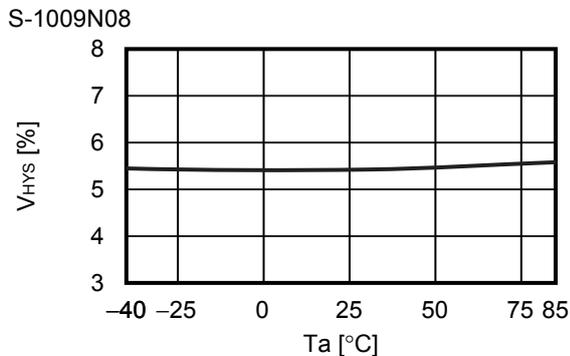
- ・ 本ICは静電気に対する保護回路が内蔵されていますが、保護回路の性能を越える過大静電気がICに印加されないようにしてください。
- ・ CMOS出力品では検出および解除時に貫通電流が流れます。このため、入力を高インピーダンスにすると、解除時の貫通電流による電圧降下によって発振することがあります。
- ・ CMOS出力品において、プルダウン抵抗を接続し、かつ電源電圧 ( $V_{DD}$ ) の立ち下がり時間が検出電圧付近において緩やかである場合には、発振する可能性があります。
- ・ 本資料に掲載の応用回路を量産設計に用いる場合は、部品の偏差、温度特性に注意してください。また、掲載回路に関する特許については、弊社ではその責を負いかねます。
- ・ 弊社ICを使用して製品を作る場合には、その製品での当ICの使い方や製品の仕様、出荷先の国などによって当ICを含めた製品が特許に抵触した場合、その責任は負いかねます。

■ 諸特性データ (Typicalデータ)

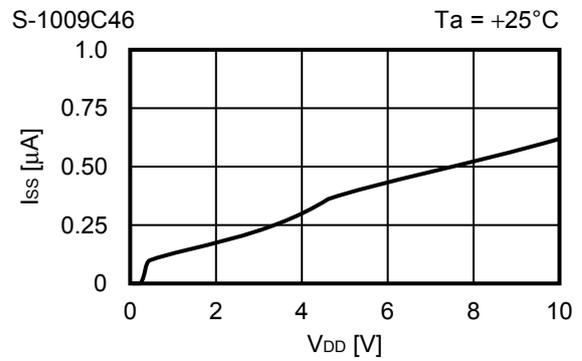
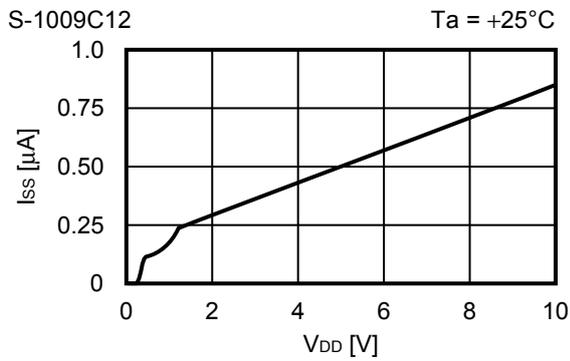
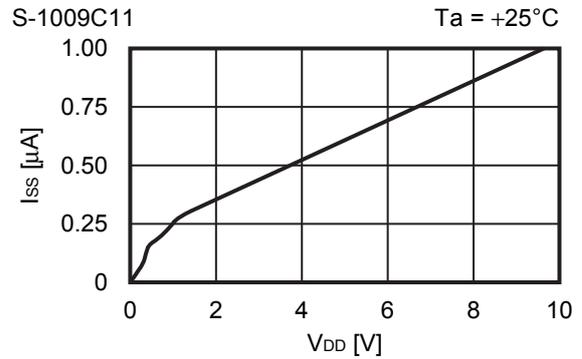
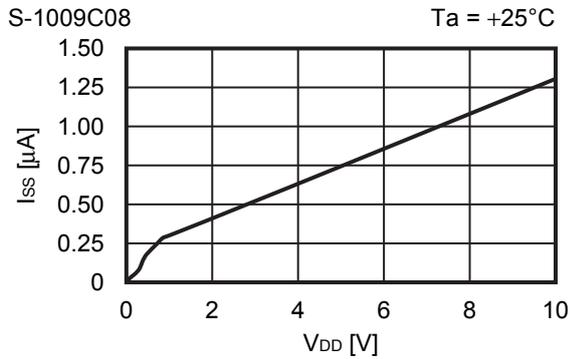
1. 検出電圧 ( $V_{DET}$ ) – 温度 ( $T_a$ )



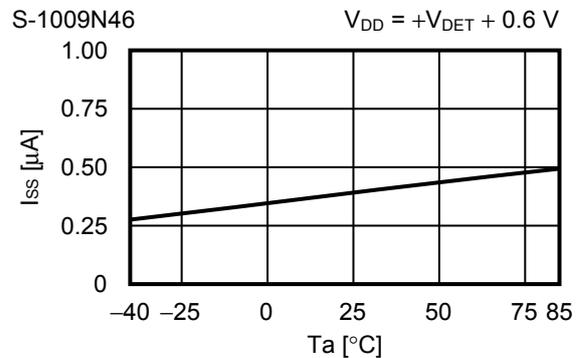
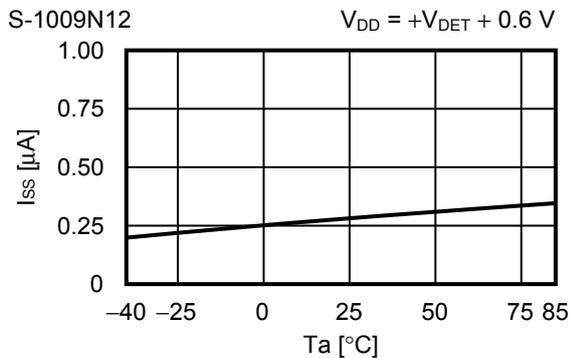
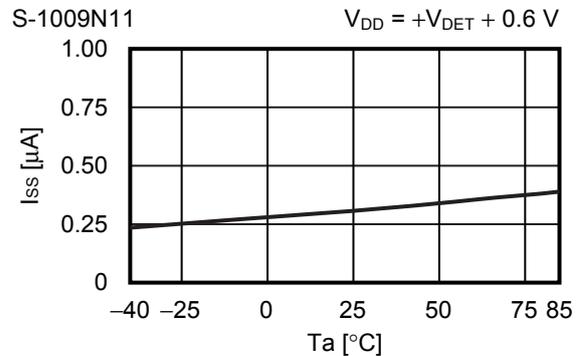
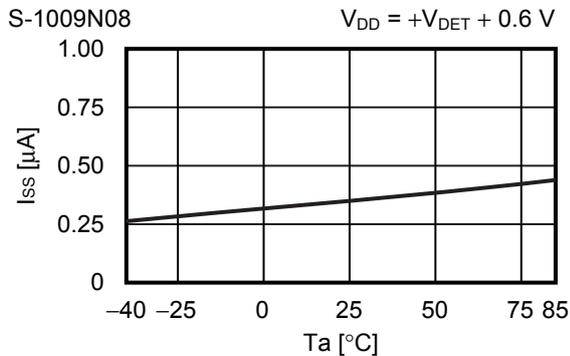
2. ヒステリシス幅 ( $V_{HYS}$ ) – 温度 ( $T_a$ )



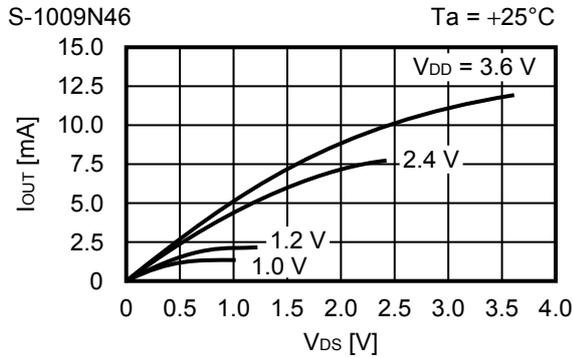
3. 消費電流 ( $I_{SS}$ ) - 入力電圧 ( $V_{DD}$ )



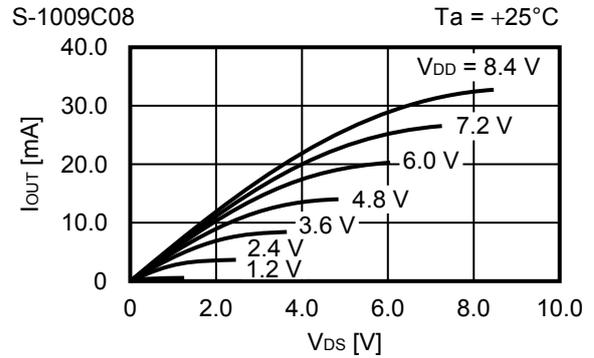
4. 消費電流 ( $I_{SS}$ ) - 温度 ( $T_a$ )



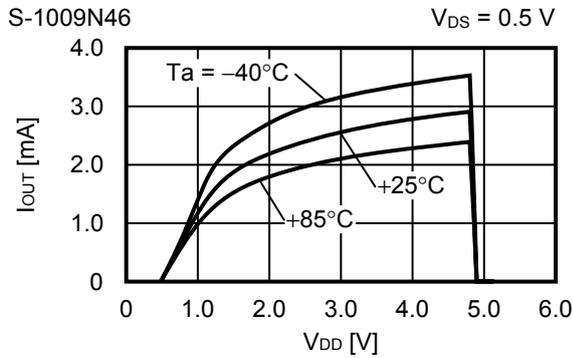
5. Nchトランジスタ出力電流 ( $I_{OUT}$ ) -  $V_{DS}$



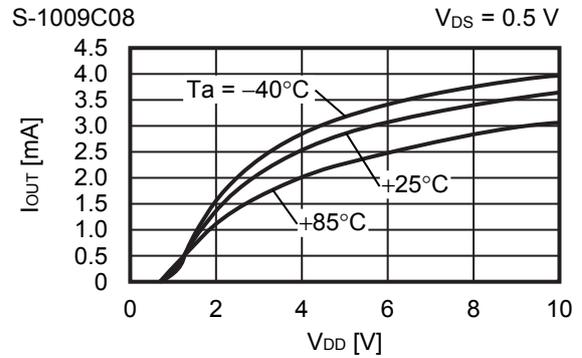
6. Pchトランジスタ出力電流 ( $I_{OUT}$ ) -  $V_{DS}$



7. Nchトランジスタ出力電流 ( $I_{OUT}$ ) - 入力電圧 ( $V_{DD}$ )

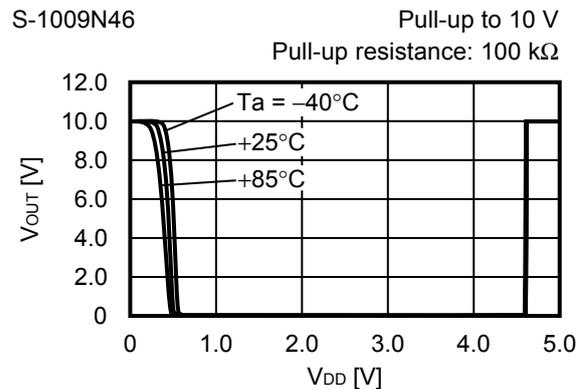
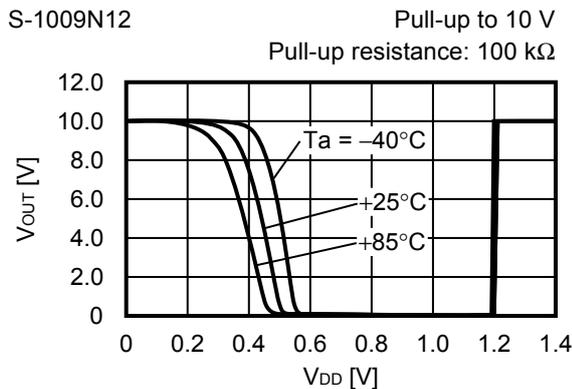
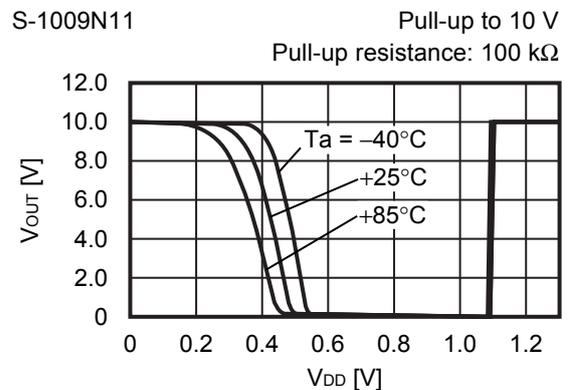
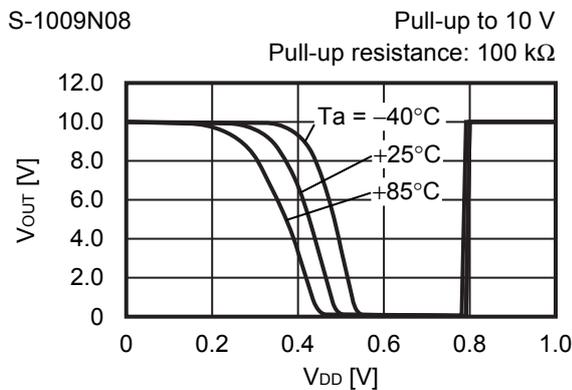
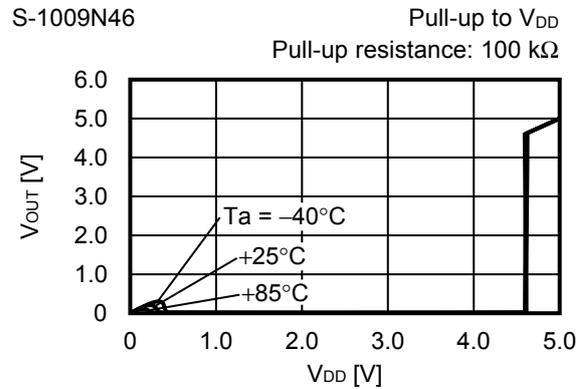
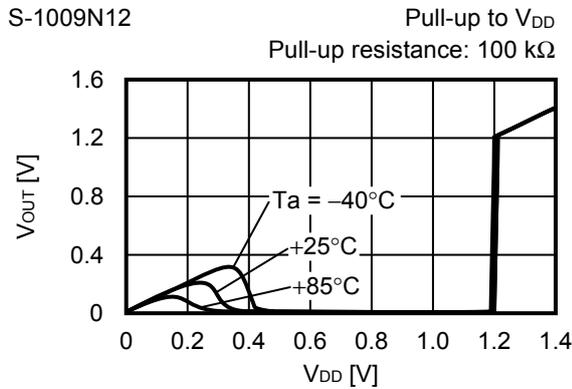
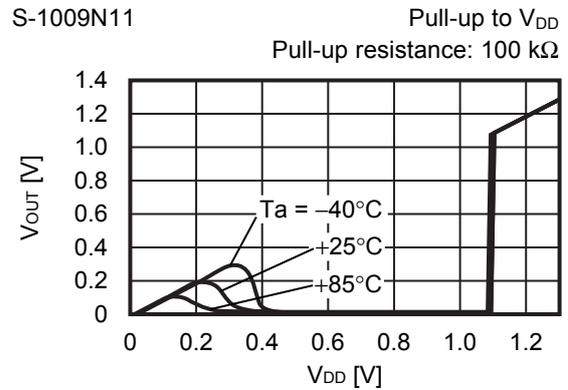
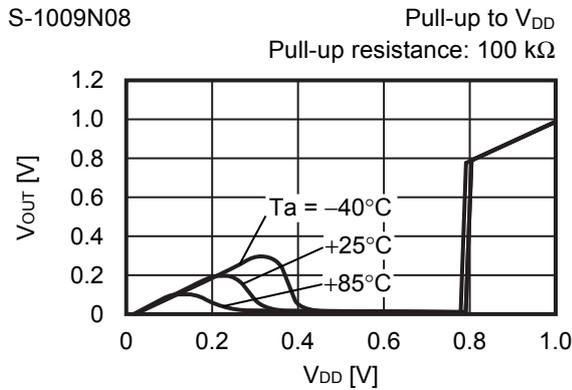


8. Pchトランジスタ出力電流 ( $I_{OUT}$ ) - 入力電圧 ( $V_{DD}$ )

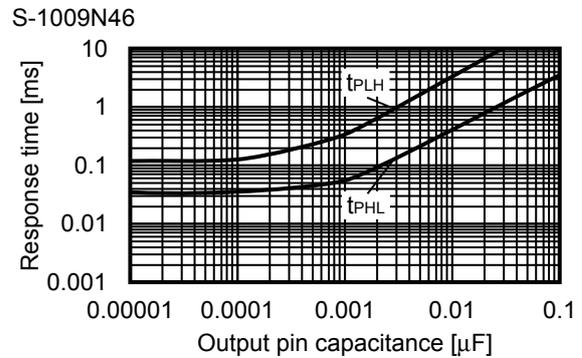
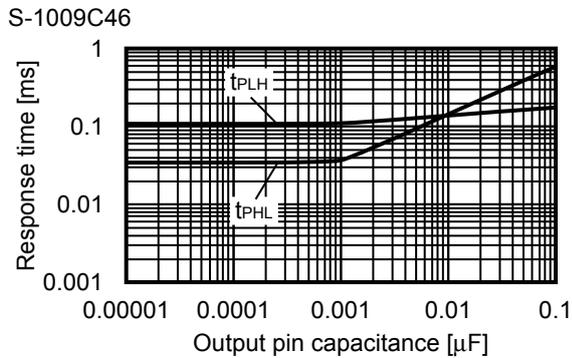
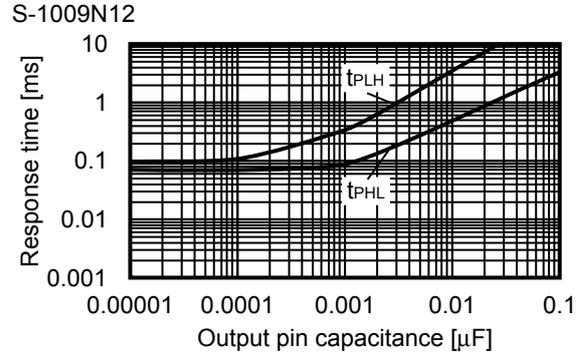
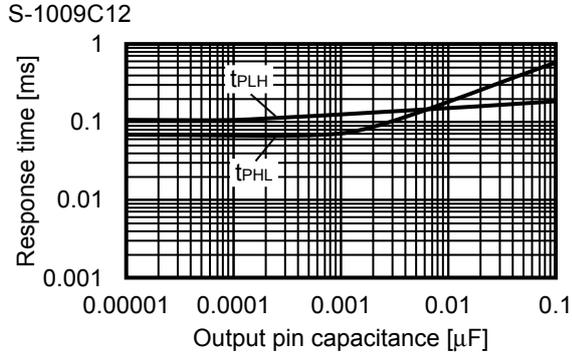
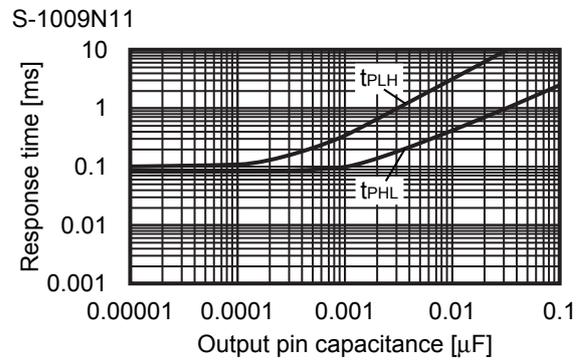
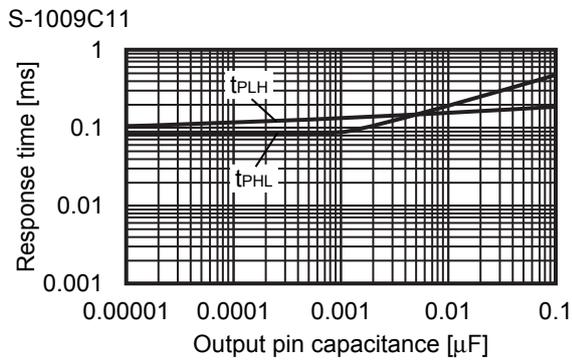
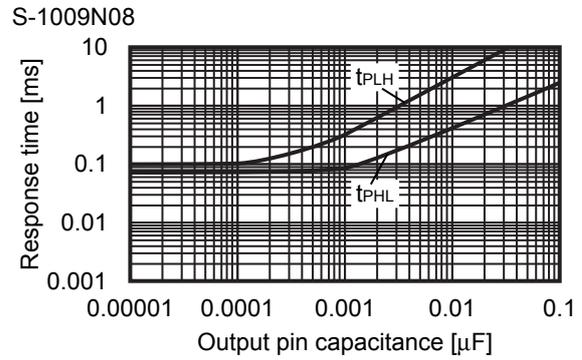
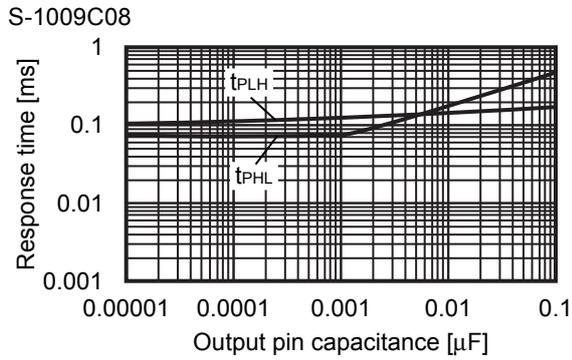


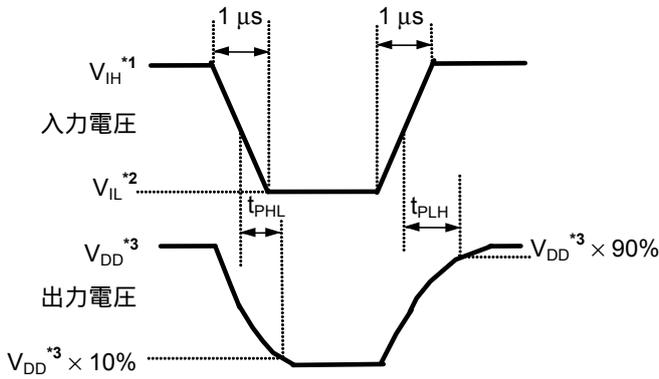
備考  $V_{DS}$ : 出力トランジスタのドレイン-ソース間電圧

9. 最低動作電圧 ( $V_{OUT}$ ) - 入力電圧 ( $V_{DD}$ )



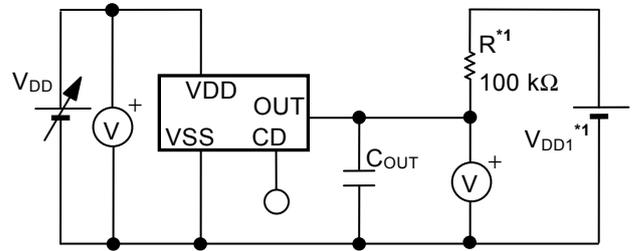
10. ダイナミック応答特性 – 出力端子容量 ( $C_{OUT}$ ) (CD端子オープン)





- \*1.  $V_{IH} = 10\text{ V}$
- \*2.  $V_{IL} = 0.7\text{ V}$
- \*3. CMOS出力品 :  $V_{DD}$   
Nchオープンドレイン品 :  $V_{DD1}$

図24 応答時間の測定条件

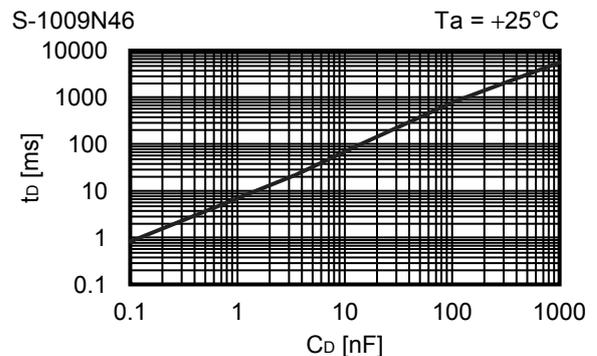
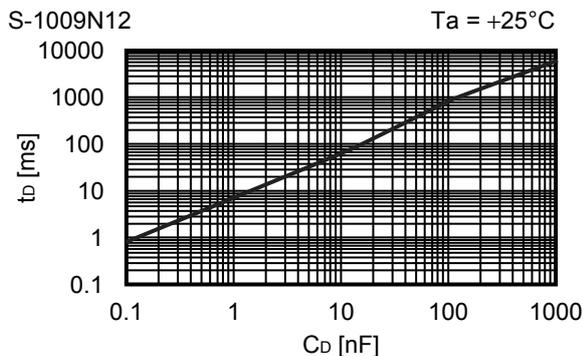
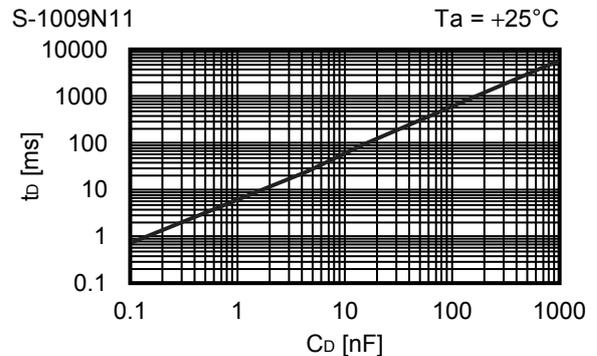
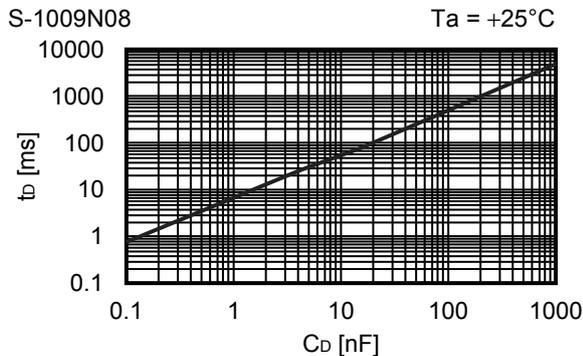


- \*1. CMOS出力品の場合、Rと $V_{DD1}$ は不要です。

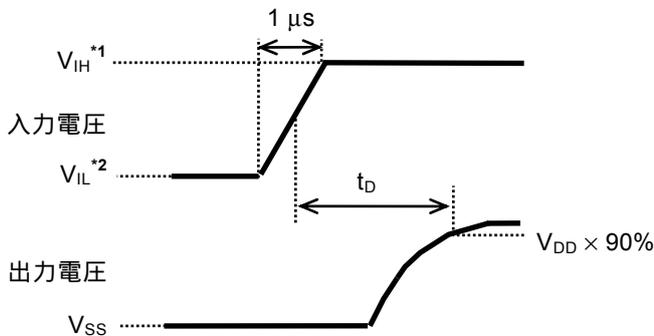
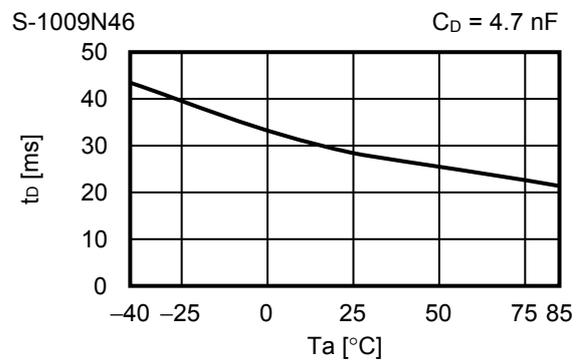
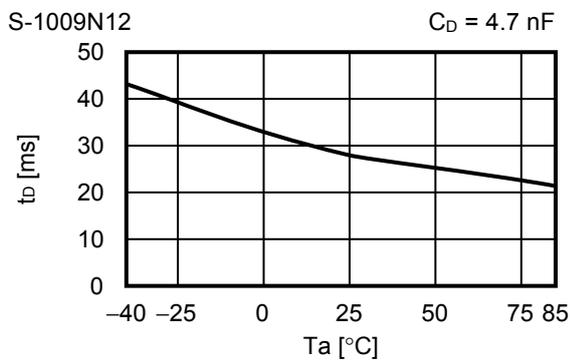
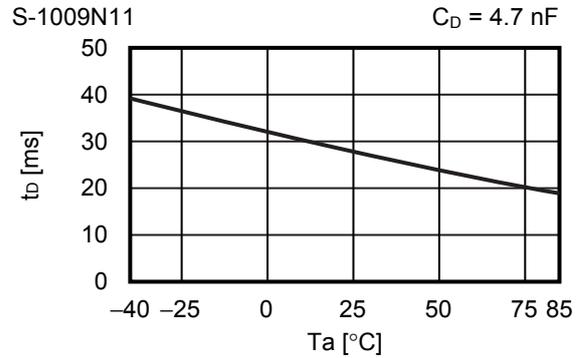
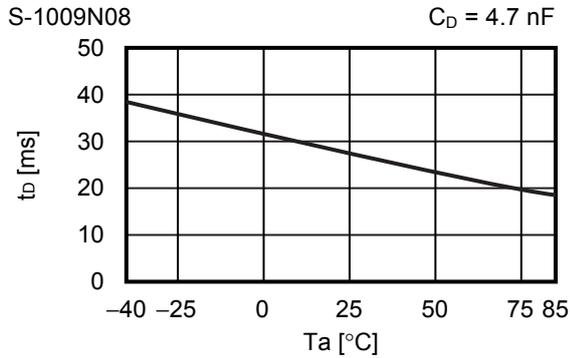
図25 応答時間の測定回路

- 注意
1. 上記接続図および定数は、動作を保証するものではありません。実際のアプリケーションで十分な評価の上、定数を設定してください。
  2. CD端子がオープンなときは、解除時にダブルパルスが出る場合があります。ダブルパルスが問題となる場合には、CD端子に100 pF以上の容量を付けて使用してください。検出時の応答時間 ( $t_{PHL}$ ) は、CD端子容量には影響されません。また、解除時の応答時間 ( $t_{PLH}$ ) は、CD端子をつけることにより遅延時間を設定できます。詳細は "11. 遅延時間 ( $t_D$ ) - CD端子容量 ( $C_D$ ) (出力端子容量なし)" を参照してください。

### 11. 遅延時間 ( $t_D$ ) - CD端子容量 ( $C_D$ ) (出力端子容量なし)



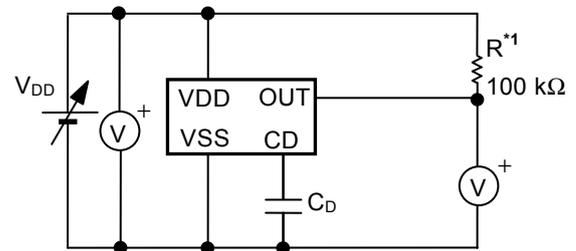
12. 遅延時間 ( $t_D$ ) – 温度 ( $T_a$ )



\*1.  $V_{IH} = 10 \text{ V}$

\*2.  $V_{IL} = 0.7 \text{ V}$

図26 遅延時間の測定条件



\*1. CMOS出力品の場合、Rは不要です。

図27 遅延時間の測定回路

注意 上記接続図および定数は、動作を保証するものではありません。実際のアプリケーションで十分な評価の上、定数を設定してください。

## ■ 応用回路例

### 1. マイコン等のリセット回路

マイクロコンピュータでは、電源電圧が動作保証電圧より低い場合、規定されていないオペレーションを実行したり、メモリレジスタの内容が破壊されたりすることがあります。また、電源が正常電位に復帰したとき、マイコンを所定の初期状態に設定しないと以後異常動作をします。このような事故を防ぐため、電源の瞬断、瞬停時にはリセットをかけなければなりません。

S-1009シリーズ電圧検出器は、動作保証電圧が低く、検出電圧精度が高く、ヒステリシスがあるため、**図28**、**図29**のようにリセット回路を簡単に構成できます。

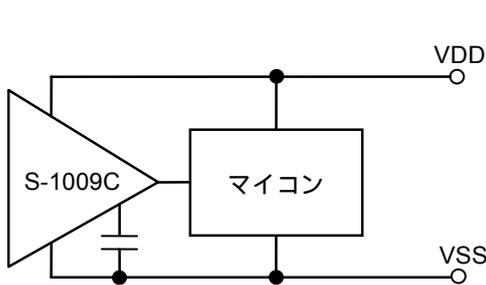


図28 リセット回路例 (CMOS出力品)

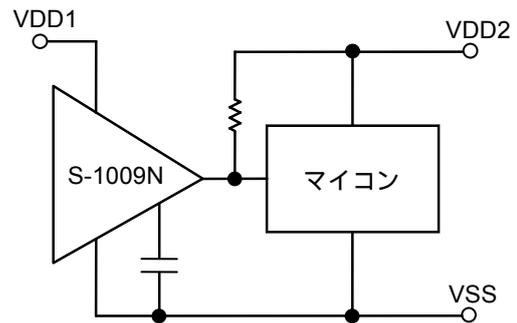
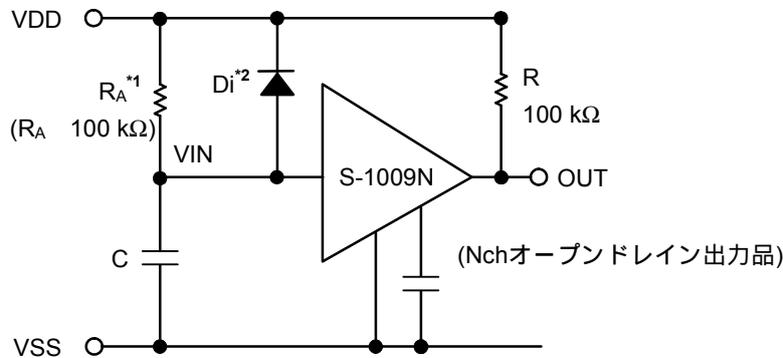


図29 リセット回路例 (Nchオープンドレイン出力品)

**注意** 上記接続図および定数は、動作を保証するものではありません。実際のアプリケーションで十分な評価の上、定数を設定してください。

## 2. パワーオンリセット回路の追加 (Nchオープンドレイン出力品のみ)

S-1009Nシリーズを使用して、パワーオンリセット回路を構成できます。



- \*1. 発振対策のため、100 kΩ以下に設定してください。
- \*2. Diは電源立ち下がり時にCによって充電された電荷を瞬時放電させます。立ち下がり時間の遅れに問題がない場合は挿入する必要はありません。

図30



図31

**備考** 電源が急峻に立ち上がったときは、図32のようにIC不定領域特性 (ICの最低動作電圧以下では、出力電圧は不定になる) により、一瞬 "H" となる場合があります。



図32

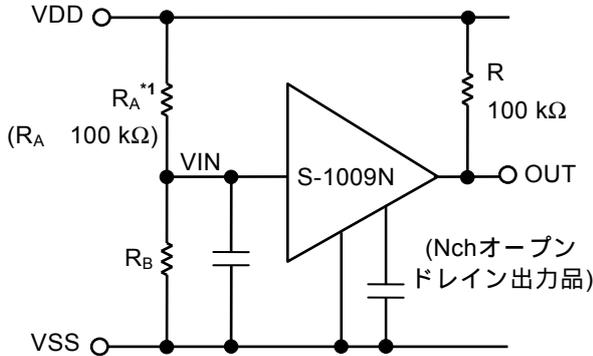
- 注意**
1. 上記接続図および定数は、動作を保証するものではありません。実際のアプリケーションで十分な評価の上、定数を設定してください。
  2. 上記の接続で使用する場合、ヒステリシス幅が下式のとおり上昇する可能性がありますので注意してください。実際のアプリケーションで十分な評価の上、定数を設定してください。

$$\text{最大ヒステリシス幅} = V_{HYS} + R_A \cdot 20\mu\text{A}$$

### 3. 検出電圧の変更 (Nch オープンドレイン出力品のみ)

S-1009Nシリーズの中にご希望の検出電圧値の製品がない場合、図33、図34のように分割抵抗またはダイオードを用いて検出電圧を変更できます。

図33の場合ヒステリシス幅も同時に変化します。



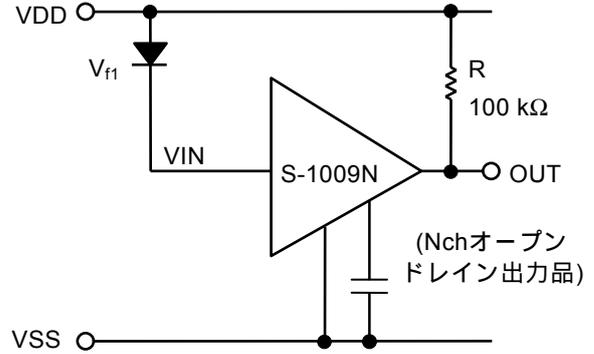
$$\text{検出電圧} = \frac{R_A + R_B}{R_B} \cdot -V_{\text{DET}}$$

$$\text{ヒステリシス幅} = \frac{R_A + R_B}{R_B} \cdot V_{\text{HYS}}$$

\*1. 発振対策のため、100 kΩ以下にしてください。

注意 RA, RBが大きくなるとICの貫通電流によりヒステリシス幅が計算式よりも大きくなる可能性があります。

図33



$$\text{検出電圧} = V_{f1} + (-V_{\text{DET}})$$

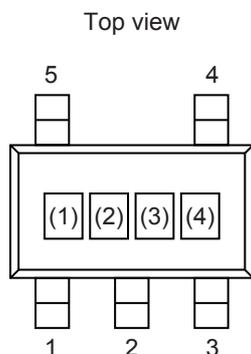
図34

- 注意
- 上記接続図および定数は、動作を保証するものではありません。実際のアプリケーションで十分な評価の上、定数を設定してください。
  - 上記の接続で使用する場合、ヒステリシス幅が下式のとおり上昇する可能性がありますので注意してください。実際のアプリケーションで十分な評価の上、定数を設定してください。

$$\text{最大ヒステリシス幅} = \frac{R_A + R_B}{R_B} \cdot V_{\text{HYS}} + R_A \cdot 20 \mu\text{A}$$

## マーキング仕様

### 1. SOT-23-5



(1) ~ (3) : 製品略号 (製品名と製品略号の対照表を参照)  
 (4) : ロットナンバー

### 製品名と製品略号の対照表

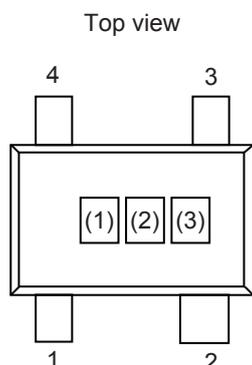
#### 1.1 Nchオープンドレイン出力品

製品名	製品略号		
	(1)	(2)	(3)
S-1009N08I-M5T1U	T	8	A
S-1009N09I-M5T1U	T	8	B
S-1009N10I-M5T1U	T	8	C
S-1009N11I-M5T1U	T	8	D
S-1009N12I-M5T1U	T	8	E
S-1009N13I-M5T1U	T	8	F
S-1009N14I-M5T1U	T	8	G
S-1009N15I-M5T1U	T	8	H
S-1009N16I-M5T1U	T	8	I
S-1009N17I-M5T1U	T	8	J
S-1009N18I-M5T1U	T	8	K
S-1009N19I-M5T1U	T	8	L
S-1009N20I-M5T1U	T	8	M
S-1009N21I-M5T1U	T	8	N
S-1009N22I-M5T1U	T	8	O
S-1009N23I-M5T1U	T	8	P
S-1009N24I-M5T1U	T	8	Q
S-1009N25I-M5T1U	T	8	R
S-1009N26I-M5T1U	T	8	S
S-1009N27I-M5T1U	T	8	T
S-1009N28I-M5T1U	T	8	U
S-1009N29I-M5T1U	T	8	V
S-1009N30I-M5T1U	T	8	W
S-1009N31I-M5T1U	T	8	X
S-1009N32I-M5T1U	T	8	Y
S-1009N33I-M5T1U	T	8	Z
S-1009N34I-M5T1U	T	9	A
S-1009N35I-M5T1U	T	9	B
S-1009N36I-M5T1U	T	9	C
S-1009N37I-M5T1U	T	9	D
S-1009N38I-M5T1U	T	9	E
S-1009N39I-M5T1U	T	9	F
S-1009N40I-M5T1U	T	9	G
S-1009N41I-M5T1U	T	9	H
S-1009N42I-M5T1U	T	9	I
S-1009N43I-M5T1U	T	9	J
S-1009N44I-M5T1U	T	9	K
S-1009N45I-M5T1U	T	9	L
S-1009N46I-M5T1U	T	9	M

#### 1.2 CMOS出力品

製品名	製品略号		
	(1)	(2)	(3)
S-1009C08I-M5T1U	T	6	A
S-1009C09I-M5T1U	T	6	B
S-1009C10I-M5T1U	T	6	C
S-1009C11I-M5T1U	T	6	D
S-1009C12I-M5T1U	T	6	E
S-1009C13I-M5T1U	T	6	F
S-1009C14I-M5T1U	T	6	G
S-1009C15I-M5T1U	T	6	H
S-1009C16I-M5T1U	T	6	I
S-1009C17I-M5T1U	T	6	J
S-1009C18I-M5T1U	T	6	K
S-1009C19I-M5T1U	T	6	L
S-1009C20I-M5T1U	T	6	M
S-1009C21I-M5T1U	T	6	N
S-1009C22I-M5T1U	T	6	O
S-1009C23I-M5T1U	T	6	P
S-1009C24I-M5T1U	T	6	Q
S-1009C25I-M5T1U	T	6	R
S-1009C26I-M5T1U	T	6	S
S-1009C27I-M5T1U	T	6	T
S-1009C28I-M5T1U	T	6	U
S-1009C29I-M5T1U	T	6	V
S-1009C30I-M5T1U	T	6	W
S-1009C31I-M5T1U	T	6	X
S-1009C32I-M5T1U	T	6	Y
S-1009C33I-M5T1U	T	6	Z
S-1009C34I-M5T1U	T	7	A
S-1009C35I-M5T1U	T	7	B
S-1009C36I-M5T1U	T	7	C
S-1009C37I-M5T1U	T	7	D
S-1009C38I-M5T1U	T	7	E
S-1009C39I-M5T1U	T	7	F
S-1009C40I-M5T1U	T	7	G
S-1009C41I-M5T1U	T	7	H
S-1009C42I-M5T1U	T	7	I
S-1009C43I-M5T1U	T	7	J
S-1009C44I-M5T1U	T	7	K
S-1009C45I-M5T1U	T	7	L
S-1009C46I-M5T1U	T	7	M

## 2. SC-82AB



(1) ~ (3)

: 製品略号 (製品名と製品略号の対照表を参照)

### 製品名と製品略号の対照表

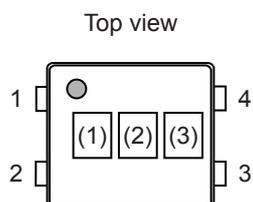
#### 2.1 Nchオープンドレイン出力品

製品名	製品略号		
	(1)	(2)	(3)
S-1009N08I-N4T1U	T	8	A
S-1009N09I-N4T1U	T	8	B
S-1009N10I-N4T1U	T	8	C
S-1009N11I-N4T1U	T	8	D
S-1009N12I-N4T1U	T	8	E
S-1009N13I-N4T1U	T	8	F
S-1009N14I-N4T1U	T	8	G
S-1009N15I-N4T1U	T	8	H
S-1009N16I-N4T1U	T	8	I
S-1009N17I-N4T1U	T	8	J
S-1009N18I-N4T1U	T	8	K
S-1009N19I-N4T1U	T	8	L
S-1009N20I-N4T1U	T	8	M
S-1009N21I-N4T1U	T	8	N
S-1009N22I-N4T1U	T	8	O
S-1009N23I-N4T1U	T	8	P
S-1009N24I-N4T1U	T	8	Q
S-1009N25I-N4T1U	T	8	R
S-1009N26I-N4T1U	T	8	S
S-1009N27I-N4T1U	T	8	T
S-1009N28I-N4T1U	T	8	U
S-1009N29I-N4T1U	T	8	V
S-1009N30I-N4T1U	T	8	W
S-1009N31I-N4T1U	T	8	X
S-1009N32I-N4T1U	T	8	Y
S-1009N33I-N4T1U	T	8	Z
S-1009N34I-N4T1U	T	9	A
S-1009N35I-N4T1U	T	9	B
S-1009N36I-N4T1U	T	9	C
S-1009N37I-N4T1U	T	9	D
S-1009N38I-N4T1U	T	9	E
S-1009N39I-N4T1U	T	9	F
S-1009N40I-N4T1U	T	9	G
S-1009N41I-N4T1U	T	9	H
S-1009N42I-N4T1U	T	9	I
S-1009N43I-N4T1U	T	9	J
S-1009N44I-N4T1U	T	9	K
S-1009N45I-N4T1U	T	9	L
S-1009N46I-N4T1U	T	9	M

#### 2.2 CMOS出力品

製品名	製品略号		
	(1)	(2)	(3)
S-1009C08I-N4T1U	T	6	A
S-1009C09I-N4T1U	T	6	B
S-1009C10I-N4T1U	T	6	C
S-1009C11I-N4T1U	T	6	D
S-1009C12I-N4T1U	T	6	E
S-1009C13I-N4T1U	T	6	F
S-1009C14I-N4T1U	T	6	G
S-1009C15I-N4T1U	T	6	H
S-1009C16I-N4T1U	T	6	I
S-1009C17I-N4T1U	T	6	J
S-1009C18I-N4T1U	T	6	K
S-1009C19I-N4T1U	T	6	L
S-1009C20I-N4T1U	T	6	M
S-1009C21I-N4T1U	T	6	N
S-1009C22I-N4T1U	T	6	O
S-1009C23I-N4T1U	T	6	P
S-1009C24I-N4T1U	T	6	Q
S-1009C25I-N4T1U	T	6	R
S-1009C26I-N4T1U	T	6	S
S-1009C27I-N4T1U	T	6	T
S-1009C28I-N4T1U	T	6	U
S-1009C29I-N4T1U	T	6	V
S-1009C30I-N4T1U	T	6	W
S-1009C31I-N4T1U	T	6	X
S-1009C32I-N4T1U	T	6	Y
S-1009C33I-N4T1U	T	6	Z
S-1009C34I-N4T1U	T	7	A
S-1009C35I-N4T1U	T	7	B
S-1009C36I-N4T1U	T	7	C
S-1009C37I-N4T1U	T	7	D
S-1009C38I-N4T1U	T	7	E
S-1009C39I-N4T1U	T	7	F
S-1009C40I-N4T1U	T	7	G
S-1009C41I-N4T1U	T	7	H
S-1009C42I-N4T1U	T	7	I
S-1009C43I-N4T1U	T	7	J
S-1009C44I-N4T1U	T	7	K
S-1009C45I-N4T1U	T	7	L
S-1009C46I-N4T1U	T	7	M

### 3. SNT-4A



(1) ~ (3)

: 製品略号 (製品名と製品略号の対照表を参照)

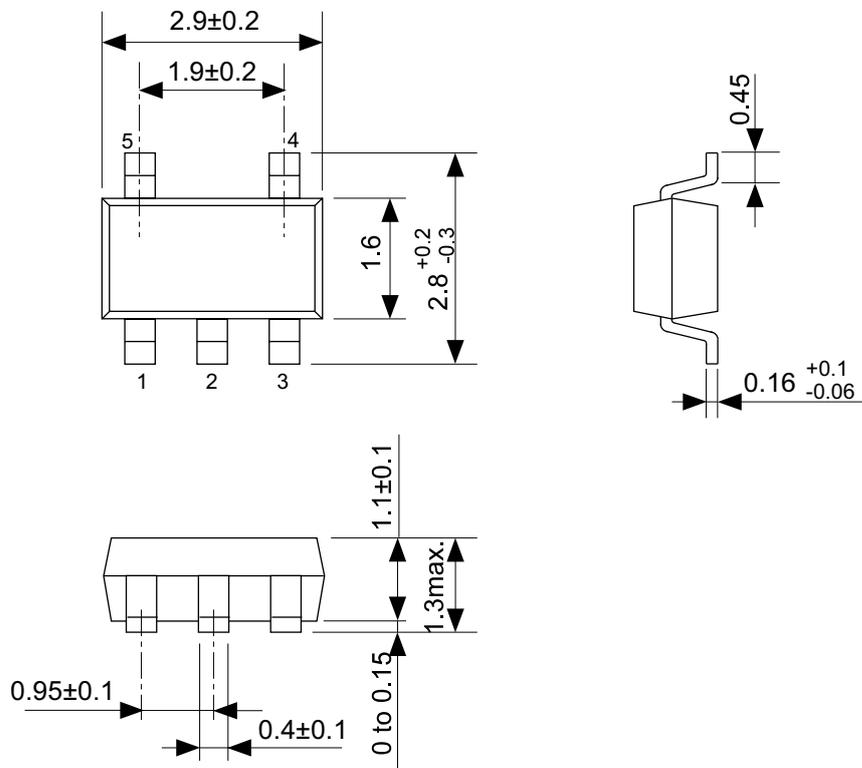
#### 製品名と製品略号の対照表

##### 3.1 Nchオープンドレイン出力品

製品名	製品略号		
	(1)	(2)	(3)
S-1009N08I-I4T1U	T	8	A
S-1009N09I-I4T1U	T	8	B
S-1009N10I-I4T1U	T	8	C
S-1009N11I-I4T1U	T	8	D
S-1009N12I-I4T1U	T	8	E
S-1009N13I-I4T1U	T	8	F
S-1009N14I-I4T1U	T	8	G
S-1009N15I-I4T1U	T	8	H
S-1009N16I-I4T1U	T	8	I
S-1009N17I-I4T1U	T	8	J
S-1009N18I-I4T1U	T	8	K
S-1009N19I-I4T1U	T	8	L
S-1009N20I-I4T1U	T	8	M
S-1009N21I-I4T1U	T	8	N
S-1009N22I-I4T1U	T	8	O
S-1009N23I-I4T1U	T	8	P
S-1009N24I-I4T1U	T	8	Q
S-1009N25I-I4T1U	T	8	R
S-1009N26I-I4T1U	T	8	S
S-1009N27I-I4T1U	T	8	T
S-1009N28I-I4T1U	T	8	U
S-1009N29I-I4T1U	T	8	V
S-1009N30I-I4T1U	T	8	W
S-1009N31I-I4T1U	T	8	X
S-1009N32I-I4T1U	T	8	Y
S-1009N33I-I4T1U	T	8	Z
S-1009N34I-I4T1U	T	9	A
S-1009N35I-I4T1U	T	9	B
S-1009N36I-I4T1U	T	9	C
S-1009N37I-I4T1U	T	9	D
S-1009N38I-I4T1U	T	9	E
S-1009N39I-I4T1U	T	9	F
S-1009N40I-I4T1U	T	9	G
S-1009N41I-I4T1U	T	9	H
S-1009N42I-I4T1U	T	9	I
S-1009N43I-I4T1U	T	9	J
S-1009N44I-I4T1U	T	9	K
S-1009N45I-I4T1U	T	9	L
S-1009N46I-I4T1U	T	9	M

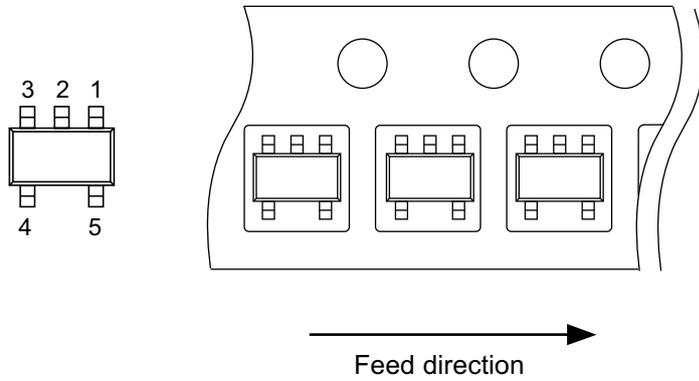
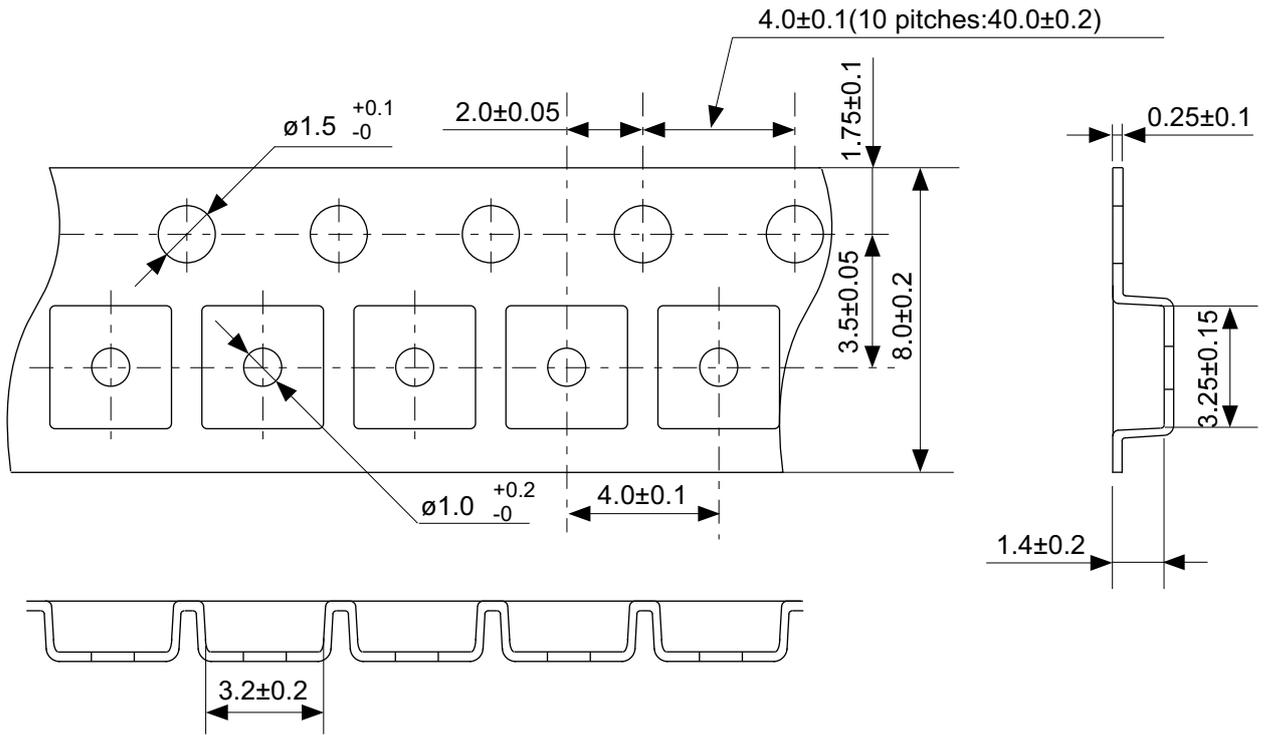
##### 3.2 CMOS出力品

製品名	製品略号		
	(1)	(2)	(3)
S-1009C08I-I4T1U	T	6	A
S-1009C09I-I4T1U	T	6	B
S-1009C10I-I4T1U	T	6	C
S-1009C11I-I4T1U	T	6	D
S-1009C12I-I4T1U	T	6	E
S-1009C13I-I4T1U	T	6	F
S-1009C14I-I4T1U	T	6	G
S-1009C15I-I4T1U	T	6	H
S-1009C16I-I4T1U	T	6	I
S-1009C17I-I4T1U	T	6	J
S-1009C18I-I4T1U	T	6	K
S-1009C19I-I4T1U	T	6	L
S-1009C20I-I4T1U	T	6	M
S-1009C21I-I4T1U	T	6	N
S-1009C22I-I4T1U	T	6	O
S-1009C23I-I4T1U	T	6	P
S-1009C24I-I4T1U	T	6	Q
S-1009C25I-I4T1U	T	6	R
S-1009C26I-I4T1U	T	6	S
S-1009C27I-I4T1U	T	6	T
S-1009C28I-I4T1U	T	6	U
S-1009C29I-I4T1U	T	6	V
S-1009C30I-I4T1U	T	6	W
S-1009C31I-I4T1U	T	6	X
S-1009C32I-I4T1U	T	6	Y
S-1009C33I-I4T1U	T	6	Z
S-1009C34I-I4T1U	T	7	A
S-1009C35I-I4T1U	T	7	B
S-1009C36I-I4T1U	T	7	C
S-1009C37I-I4T1U	T	7	D
S-1009C38I-I4T1U	T	7	E
S-1009C39I-I4T1U	T	7	F
S-1009C40I-I4T1U	T	7	G
S-1009C41I-I4T1U	T	7	H
S-1009C42I-I4T1U	T	7	I
S-1009C43I-I4T1U	T	7	J
S-1009C44I-I4T1U	T	7	K
S-1009C45I-I4T1U	T	7	L
S-1009C46I-I4T1U	T	7	M



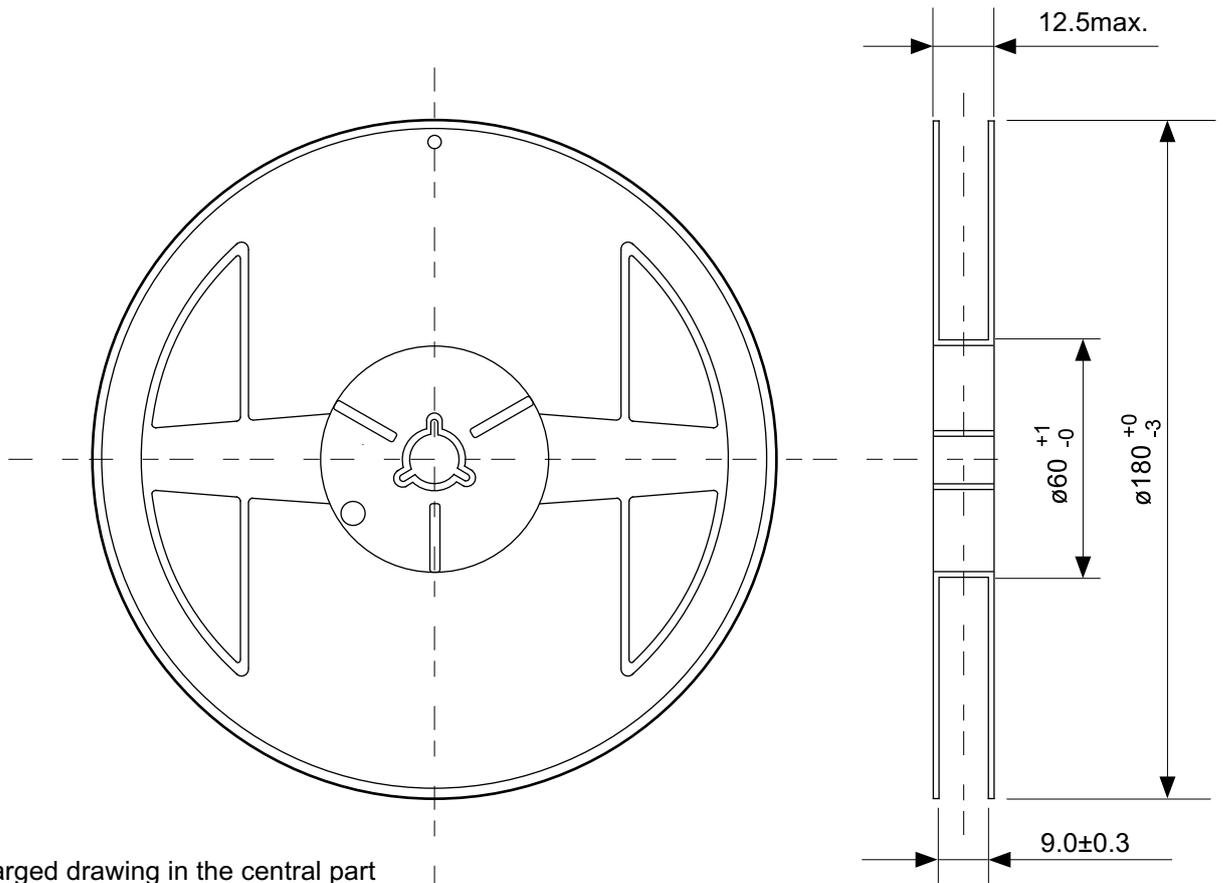
No. MP005-A-P-SD-1.2

TITLE	SOT235-A-PKG Dimensions
No.	MP005-A-P-SD-1.2
SCALE	
UNIT	mm
SII Semiconductor Corporation	

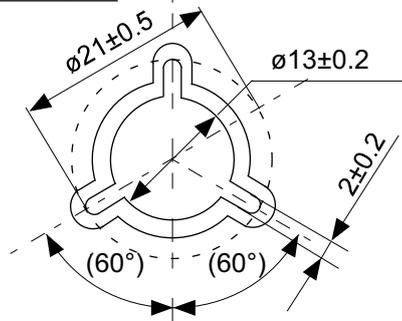


No. MP005-A-C-SD-2.1

TITLE	SOT235-A-Carrier Tape
No.	MP005-A-C-SD-2.1
SCALE	
UNIT	mm
SII Semiconductor Corporation	

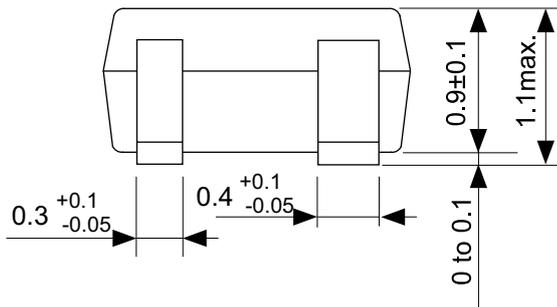
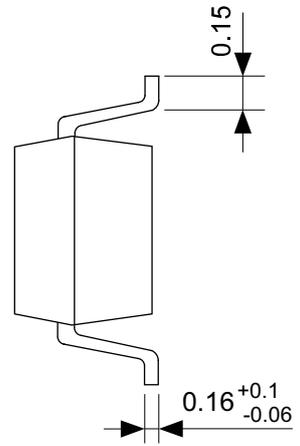
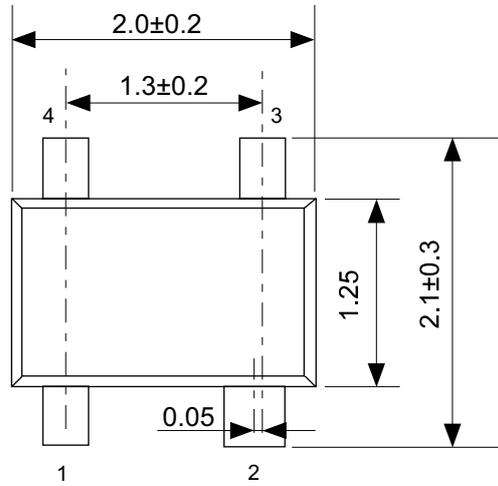


Enlarged drawing in the central part



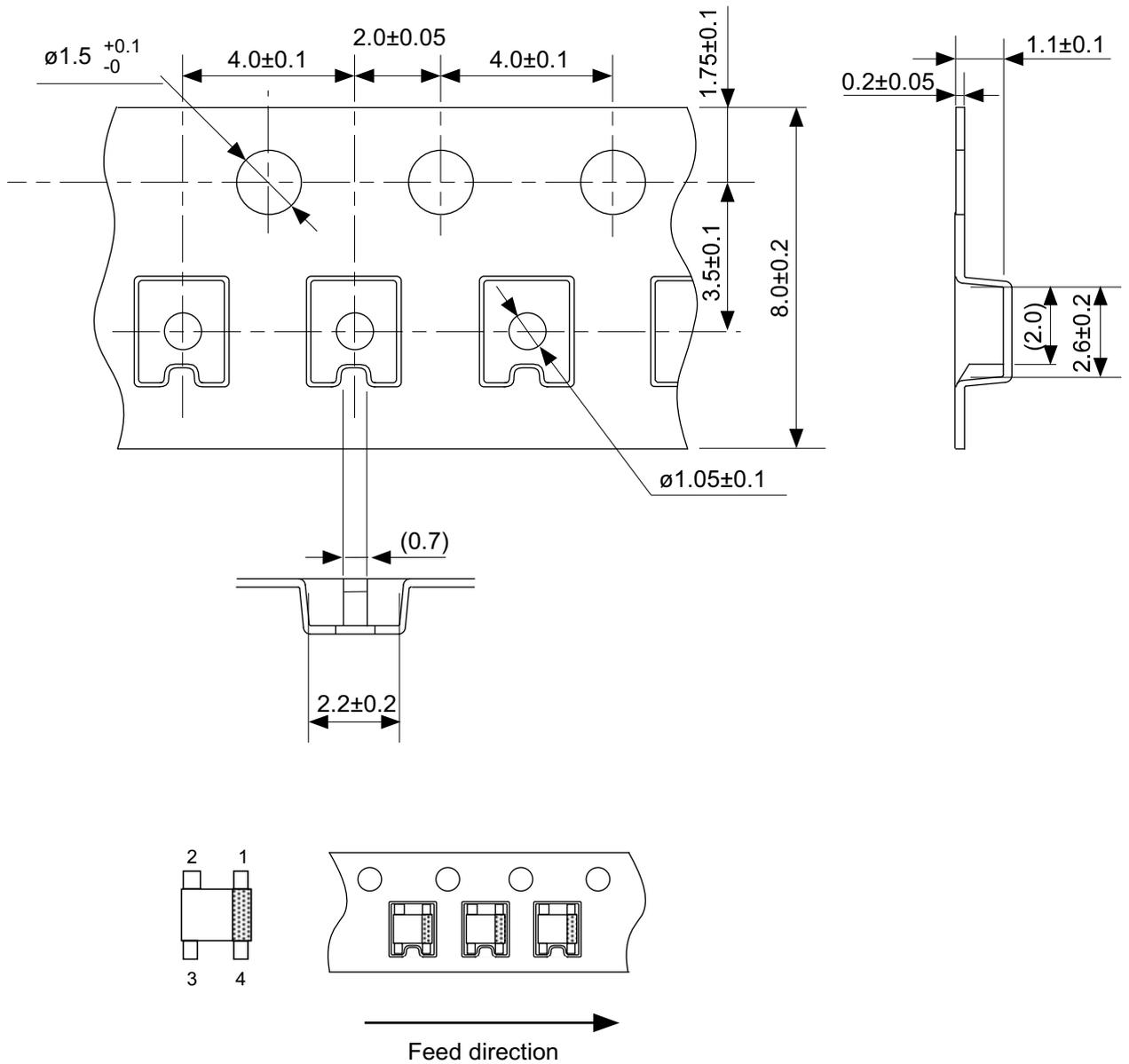
No. MP005-A-R-SD-1.1

TITLE	SOT235-A-Reel		
No.	MP005-A-R-SD-1.1		
SCALE		QTY.	3,000
UNIT	mm		
SII Semiconductor Corporation			



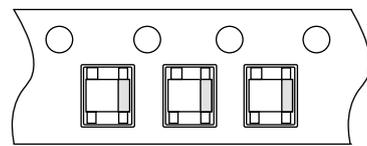
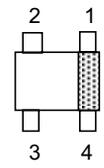
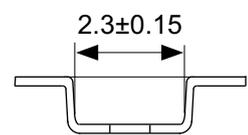
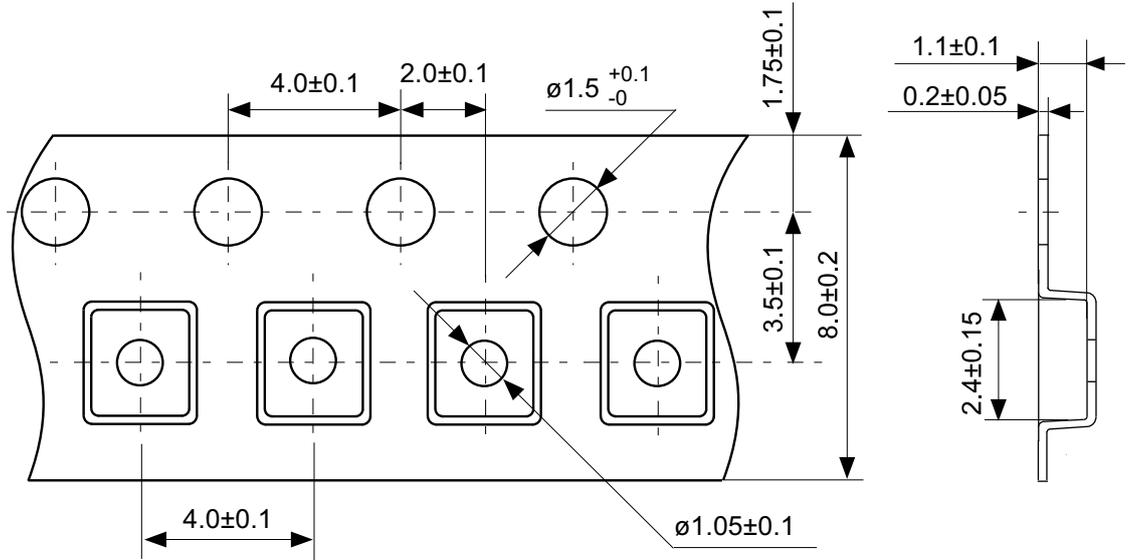
No. NP004-A-P-SD-1.1

TITLE	SC82AB-A-PKG Dimensions
No.	NP004-A-P-SD-1.1
SCALE	
UNIT	mm
SII Semiconductor Corporation	



No. NP004-A-C-SD-3.0

TITLE	SC82AB-A-Carrier Tape
No.	NP004-A-C-SD-3.0
SCALE	
UNIT	mm
SII Semiconductor Corporation	

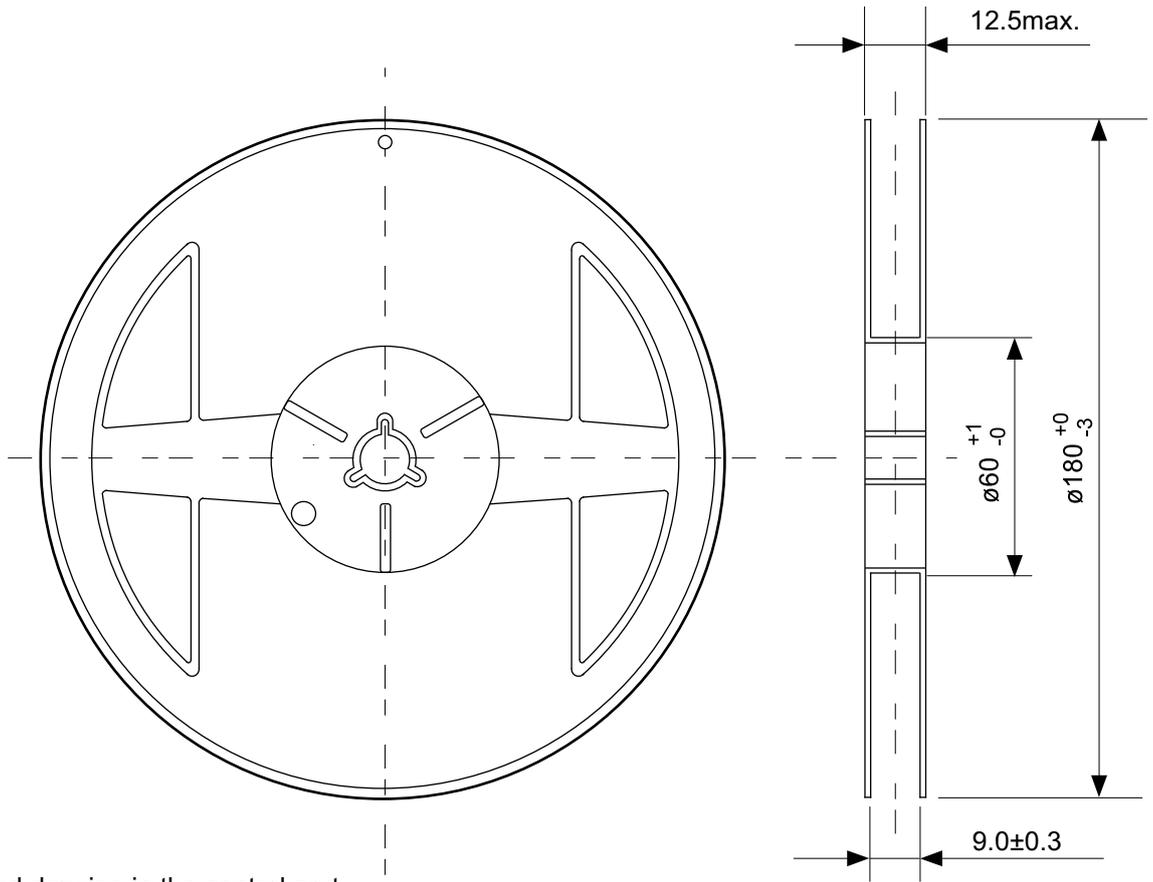


→  
Feed direction

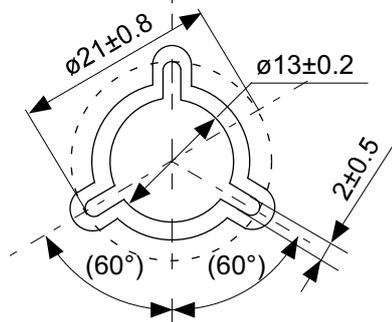
No. NP004-A-C-S1-2.0

TITLE	SC82AB-A-Carrier Tape
No.	NP004-A-C-S1-2.0
SCALE	
UNIT	mm

SII Semiconductor Corporation

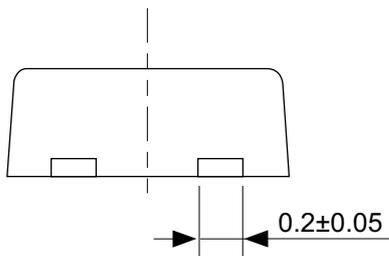
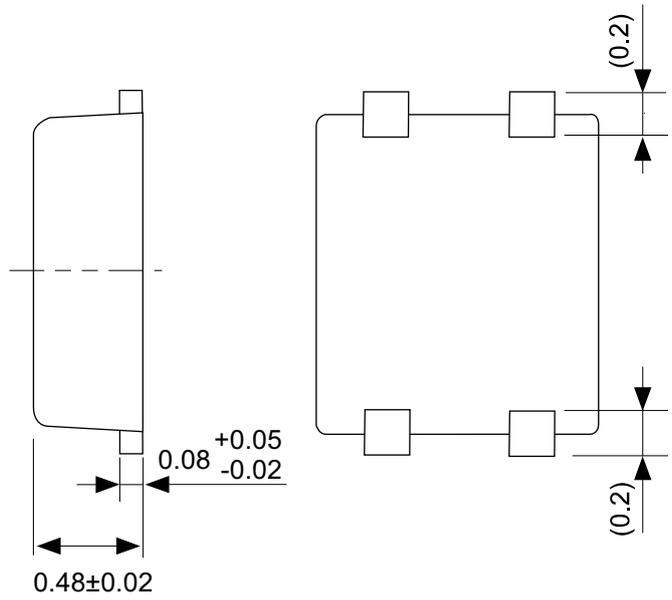
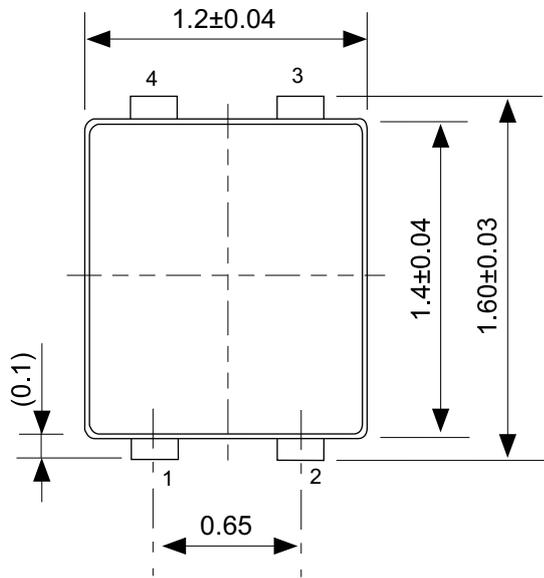


Enlarged drawing in the central part



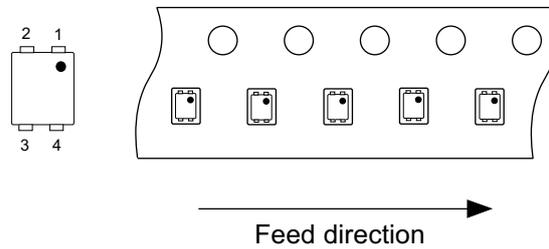
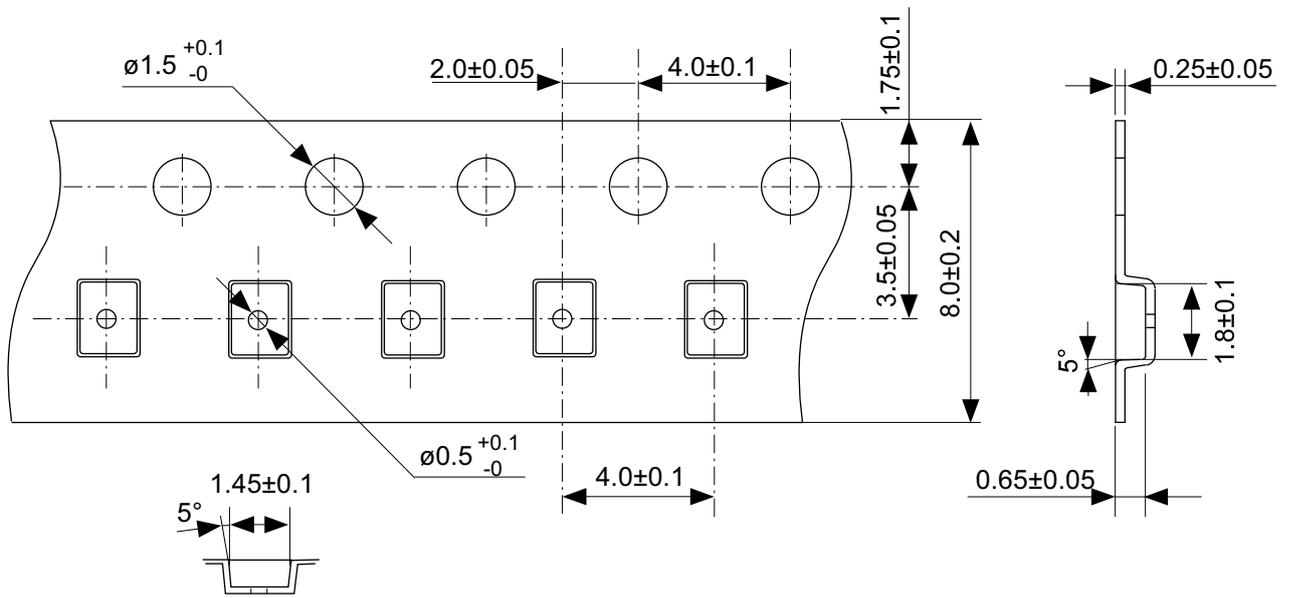
No. NP004-A-R-SD-1.1

TITLE	SC82AB-A-Reel		
No.	NP004-A-R-SD-1.1		
SCALE		QTY.	3,000
UNIT	mm		
SII Semiconductor Corporation			



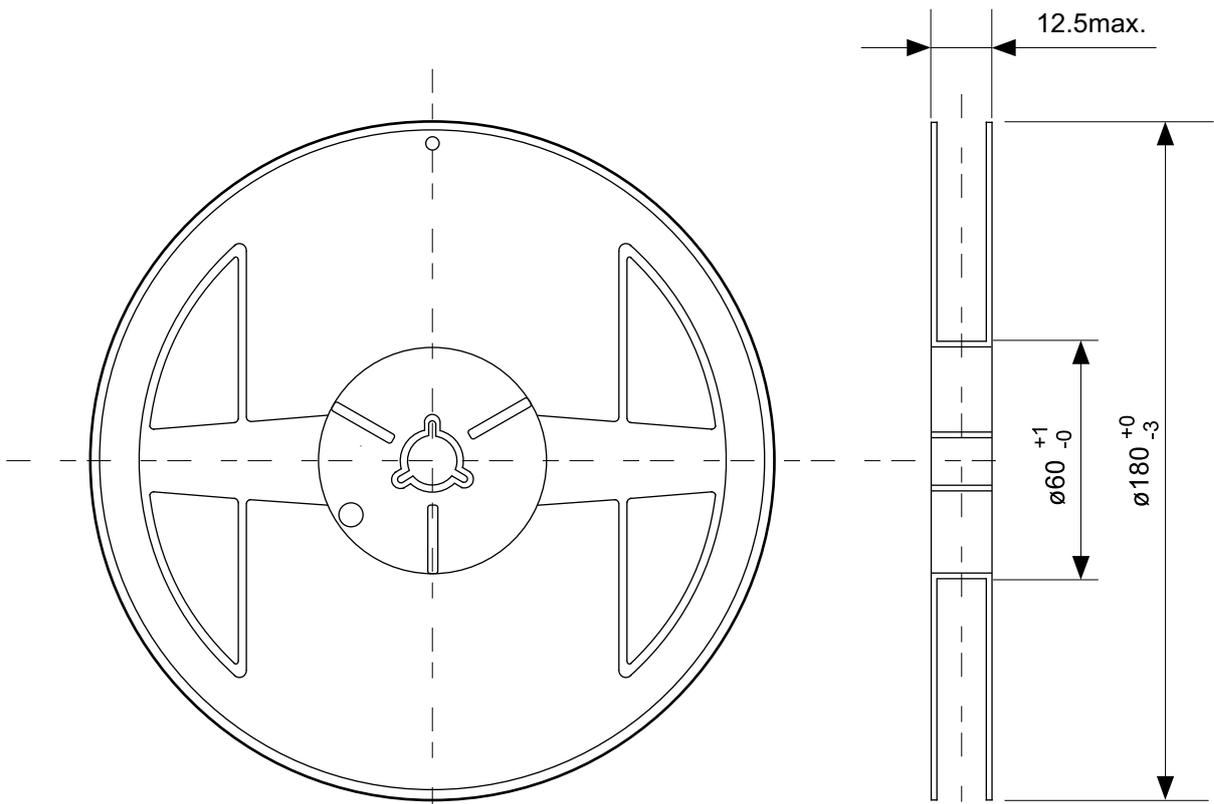
No. PF004-A-P-SD-4.0

TITLE	SNT-4A-A-PKG Dimensions
No.	PF004-A-P-SD-4.0
SCALE	
UNIT	mm
SII Semiconductor Corporation	

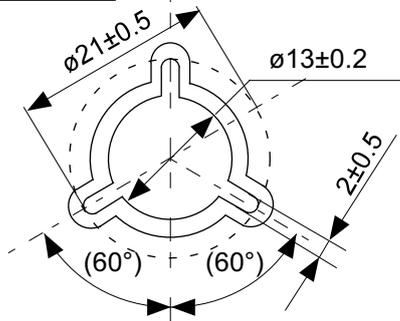


No. PF004-A-C-SD-1.0

TITLE	SNT-4A-A-Carrier Tape
No.	PF004-A-C-SD-1.0
SCALE	
UNIT	mm
SII Semiconductor Corporation	

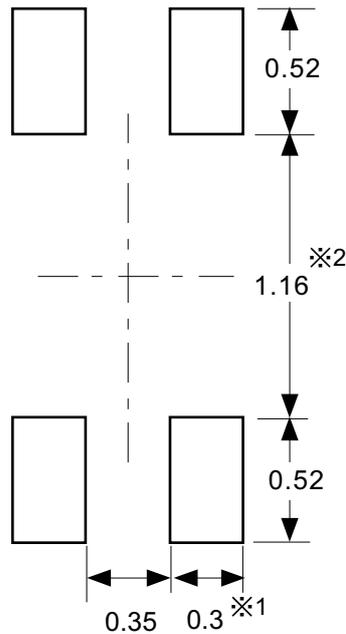


Enlarged drawing in the central part



No. PF004-A-R-SD-1.0

TITLE	SNT-4A-A-Reel		
No.	PF004-A-R-SD-1.0		
SCALE		QTY.	5,000
UNIT	mm		
SII Semiconductor Corporation			



※1. ランドパターンの幅に注意してください (0.25 mm min. / 0.30 mm typ.).

※2. パッケージ中央にランドパターンを広げないでください (1.10 mm ~ 1.20 mm)。

- 注意
1. パッケージのモールド樹脂下にシルク印刷やハンダ印刷などしないでください。
  2. パッケージ下の配線上のソルダーレジストなどの厚みをランドパターン表面から0.03 mm 以下にしてください。
  3. マスク開口サイズと開口位置はランドパターンと合わせてください。
  4. 詳細は "SNTパッケージ活用の手引き" を参照してください。

※1. Pay attention to the land pattern width (0.25 mm min. / 0.30 mm typ.).

※2. Do not widen the land pattern to the center of the package (1.10 mm to 1.20 mm).

- Caution**
1. Do not do silkscreen printing and solder printing under the mold resin of the package.
  2. The thickness of the solder resist on the wire pattern under the package should be 0.03 mm or less from the land pattern surface.
  3. Match the mask aperture size and aperture position with the land pattern.
  4. Refer to "SNT Package User's Guide" for details.

※1. 请注意焊盘模式的宽度 (0.25 mm min. / 0.30 mm typ.).

※2. 请勿向封装中间扩展焊盘模式 (1.10 mm ~ 1.20 mm)。

- 注意
1. 请勿在树脂型封装的下面印刷丝网、焊锡。
  2. 在封装下、布线上的阻焊膜厚度 (从焊盘模式表面起) 请控制在 0.03 mm 以下。
  3. 钢网的开口尺寸和开口位置请与焊盘模式对齐。
  4. 详细内容请参阅 "SNT 封装的应用指南"。

No. PF004-A-L-SD-4.1

TITLE	SNT-4A-A -Land Recommendation
No.	PF004-A-L-SD-4.1
SCALE	
UNIT	mm
SII Semiconductor Corporation	

## 免責事項 (取り扱い上の注意)

1. 本資料に記載のすべての情報 (製品データ、仕様、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等) は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。
2. 本資料に記載の回路例、使用方法は参考情報であり、量産設計を保証するものではありません。  
本資料に記載の情報を使用したことによる、製品に起因しない損害や第三者の知的財産権等の権利に対する侵害に関し、弊社はその責任を負いません。
3. 本資料に記載の内容に記述の誤りがあり、それに起因する損害が生じた場合において、弊社はその責任を負いません。
4. 本資料に記載の範囲内の条件、特に絶対最大定格、動作電圧範囲、電気的特性等に注意して製品を使用してください。  
本資料に記載の範囲外の条件での使用による故障や事故等に関する損害等について、弊社はその責任を負いません。
5. 本資料に記載の製品の使用にあたっては、用途および使用する地域、国に対応する法規制、および用途への適合性、安全性等を確認、試験してください。
6. 本資料に記載の製品を輸出する場合は、外国為替および外国貿易法、その他輸出関連法令を遵守し、関連する必要な手続きを行ってください。
7. 本資料に記載の製品を大量破壊兵器の開発や軍事利用の目的で使用および、提供 (輸出) することは固くお断りします。  
核兵器、生物兵器、化学兵器およびミサイルの開発、製造、使用もしくは貯蔵、またはその他の軍事用途を目的とする者へ提供 (輸出) した場合、弊社はその責任を負いません。
8. 本資料に記載の製品は、身体、生命および財産に損害を及ぼすおそれのある機器または装置の部品 (医療機器、防災機器、防犯機器、燃焼制御機器、インフラ制御機器、車両機器、交通機器、車載機器、航空機器、宇宙機器、および原子力機器等) として設計されたものではありません。ただし、弊社が車載用等の用途を指定する場合を除きます。  
弊社の書面による許可なくして使用しないでください。  
特に、生命維持装置、人体に埋め込んで使用する機器等、直接人命に影響を与える機器には使用できません。  
これらの用途への利用を検討の際には、必ず事前に弊社営業部にご相談ください。  
また、弊社指定の用途以外に使用されたことにより発生した損害等について、弊社はその責任を負いません。
9. 半導体製品はある確率で故障、誤動作する場合があります。  
弊社製品の故障や誤動作が生じた場合でも人身事故、火災、社会的損害等発生しないように、お客様の責任において冗長設計、延焼対策、誤動作防止等の安全設計をしてください。  
また、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
10. 本資料に記載の製品は、耐放射線設計しておりません。お客様の用途に応じて、お客様の製品設計において放射線対策を行ってください。
11. 本資料に記載の製品は、通常使用における健康への影響はありませんが、化学物質、重金属を含有しているため、口中には入れないようにしてください。また、ウエハ、チップの破断面は鋭利な場合がありますので、素手で接触の際は怪我等に注意してください。
12. 本資料に記載の製品を廃棄する場合には、使用する地域、国に対応する法令を遵守し、適切に処理してください。
13. 本資料は、弊社の著作権、ノウハウに係わる内容も含まれております。  
本資料中の記載内容について、弊社または第三者の知的財産権、その他の権利の実施、使用を許諾または保証するものではありません。これら著作物の一部を弊社の許可なく転載、複製し、第三者に開示することは固くお断りします。
14. 本資料の内容の詳細については、弊社営業部までお問い合わせください。

1.0-2016.01